0014761

(19) ELROPEAN PATENT OFFICE

(11) Aublication number (Patent number): 0014761A12000031690

(21) Application number: JP9904835

(22) Date of filing: 19990907

(30) Priority:

10/25303719980907JP11/24793019990901JP11 /4780519990225JP11/4813419990225JP

6

6H 01J 9/02 A

METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING

ELECTRON SOURCE

PROCEDE ET APPAREIL DE PRODUCTION D'UNE SOURCE D'ELECTRONS

(71) Applicant: CANON KABUSHIKI KATSHA TAKEDA, Toshihiko KANIO, Nasaru YANASHITA, Nasataka SATO, Yasue ODA, Hitoshi YAMANOTO, Keisuke TANURA, Niki KATASAKI, Hideshi JINDAI, Kazuhiro (72) Inventor: TAKEDA, Toshihiko KANIO, Masaru YANASHITA, Nasataka SATO, Yasue

YAMAHOTO, Keisuke TAMUPA, Niki KAWASAKI, Hideshi JINDAI, Kazuhiro

ODA, Hitoshi

(54)

(57) Abstract:

(57) Abstract:

(57) Abstract:

An apparatus is provided for producing a small-sized electron source that can be easily handled. The apparatus comprises a support (11) for supporting a substrate (10) with conductors formed on it; a container (12) adapted to cover part of the substrate (10) and including input and output ports (15, 16) through which gas passes; means (24) connected to the input port (15) to introduce gas into the container; means (26) connected to the output port to discharge the container; and means (32) for applying voltage to the conductor.

L'invention concerne un appareil permettant de produire une source d'Bectrons de petite taille facile I manipuler. Cet appareil comprend un support (11) pr뜻u pour supporter un substrat (10) sur lequel sont form의 des conducteurs, un conteneur (12) adapt I pour recouvrir une partie du substrat (10) et dans lequel sont 政治 des orifices d'entre et de sortie (15, 16) Il travers lesquels passe le gaz. L'appareil comprend 웹alement des moyens (24) reil 및 Il orifice de sortie pour d识harger le

BEST AVAILABLE CO-

conteneur et des moyens (32) pour appliquer une tension au conducteur.

PCT

世界が的別有機構図 四 曜 本 港 別 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



WO00/14761 (50) 国际特许分额6 **化四层公司区 (10)** AJ. H01J 9/02 Terrogent Elly. (43) 国際公開日 2000年3月16日(16.03.00) 段田 (CODA, Misselly IP/IF) 〒224-0027 | 神公川京年高原市東部1208-22 Kampuna, (ET) PCT/5P99/04835 (21) 國際出版學書 (22) 三氯出版目 1999年9月7日(07.09.99) (36) 優先位プータ 特殊平107253037 1996年9月7日(07.09.96) 1999年2月25日(25.02.99) 1999年2月25日(25.02.99) 1999年9月1日(0149.99) 特顯平)1/48:34 特顯平)1/47805 P **特解华11/247930** (71) 前原人 (米田を除くすっての根皮はこついて) キャノン株式会社(CANON KABUSHISI KASHA(アルア) 〒146-8501 東京本大日区下央子3丁月39-2 Tokyo (ア) (72) 発明者: および (75) 発明者/出国人 (米田についての32) 民州(2本(アAKRIA, Tokhibio)[アルア] T2A-5000 中MUNICHTENDAL HEREN F F Empired, (F) (74) 代理人 井場士 大塚原教(OHTSUEA, Yessend) 〒102-0094 東京等「代田区紀氏計F)3番6号 労和紀氏第57ペークビル78 Tokyo, (P) 〒243-0122 神奈川県東本市森の田3丁 812-2-205 Kasagawa (P) 神尾 英(KAMID, Masara) IP(P) 〒228-0801 神奈川県市党東市村外で表9丁日48-1-406 Kanagawa (IP) (BI) 衛連隊 CN, KR, US 尼州公民省等 ES-MANUS 5 |作子算を(YAMASHIFA, Masataka)(IP/IP) 〒253-0092 | 中奈川県寺ヶ崎市東川277-1 Kamagawa (IP) 作學安集(SATO, Yasur, FIP)P1 下195-60元 東京都打用市会計2下日 \$1-6 Takya。(P2) (54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING ELECTRON SOURCE (54)発明の名称 (戦争強の関連装置及び関連方法 **⊗**-0 -28 ሷ∙ኯ **Ö**− Z3 **⊗**-25e (**∑**}-25a " An apparatus is (11) for sepporting a si imput and only of ports ters themed on it: a container (12) adapted to cove iput poets (15, 16) th

(57)要約

小型化と操作性の簡易化が可能な電子源の製造装置を提供する。 電体が形成された基板(10)を支持する支持体(11)と、気体の 導入口(15)及び気体の排気口(16)を有し、前記基板(10) 面の一部の領域を覆う容器(12)と、前記気体の導入口(15)に 接続された、前記容器内に気体を導入する手段(24)と、前記気体 の排気口に接続された、前記容器内を排気する手段(26)と、前記 導電体に電圧を印加する手段(32)と、を備える。

ALAM ALAM ALAM ALAM ALAM ALAM ALAM ALAM	アラブ音景配合性 アルバニア アルメニア オーストリア オーストラリア	DM	ドネスペンシン アスペインシン アプロローシン アプローシン アプローシン アプローシン アプローシン アプローシン		X2	リンプのは対しのとするた。 カザフスタン サントルレン サントルレン フリ・テンカ ロペリフ レントーフ	RU ext SD 2-fx SE x01-fx SG xxxx-x SI xxxx=r	, a
KARTIGIR	ポステ・ヘルシェポピナ バルハドン ベルギー・ファン ブルギナ・ファン ブルズナア ベナン ブラジル	68	製造 グレイデ グルジア ガーナア ポニア・ビラス ギニア・ビラス		LU LU MA	ジトアエア ルクセンアルグ ウトゲィア モニッコ	SK AD 77 + 14 SL 12 + 14 SN 22 77 17 + 1 TO 5 + 1 + 1 TO 5 1 + 2 + 2	
A COUNTY	ベラルーン ますず 中央アラリカ コンピー スイス ロートションール カラルーン	GRUDEL	7777 70777 72777 72777 744727	d stig.	MK ML MR MR MR MR	マナロ マルドグマ マグガスカル マケドニア 日ユーゴ ハフヴィア 大七回 ギンゴル モーフタエア マクタ	· TT 1004-4	. hva . hva
SEC.	中間 ロスタ・ザカ キューパ キプロス デルフコ	NA THE	アイカランド イクリア 日本 ケルア マルマスタン 金融 毎日		NE NO	#72-7 #72-7 #72-7 #72-7	UA 99917 UG 9828 UZ 982419 VN 742174 YU 2-3-37 ZA 87778	Z

BEST AVAILABLE COPY

WO 00/1476

PCT/JP99/0481

坍細書

電子級の製造装置及び製造方法

5 技術分野

本発明は、電子派の製造装置及び製造方法に関する。

背景技術

従来、電子放出案子としては、大別して無電子放出案子と冷陰極電子放出素子を用いた2種類のものが知られている。冷陰極電子放出素子には、電界放出型、金属/絶縁層/金属型や表面伝導型電子放出素子等がある。表面伝導型電子放出素子は基板上に形成された小面積の薄膜に、原面に並行に電流を流すことにより、電子放出が生ずる現象を利用するものである。本出類人は、新規な構成を有する表面伝導型電子放出素子とその応用に関し、多数の提案を行っている。その基本的な構成、製造方法などは、例えば特開平7-235255号公報、特別平8-171849号公製などに開示されている。

表面伝導型電子設出場子は、基板上に、対向する一対の素子電極上、該一対の素子電極に接続されその一部に電子放出部を有する導電性膜とを有 してなることを特徴とするものである。また、上記導電性膜の一部電気が 形成されている。

また、上記亀製の端部には、炭素または炭素化合物の少なくとも一方を主成分とする堆積膜が形成されている。

このような電子放出来子を基板上に複数個配置し、各電子放出来子を配 25 線で結ぶことにより、複数個の表面伝導環電子放出来子を備える電子源を 作成することができる。

2

また、上記電子源と蛍光体とを組み合わせることにより、画像形成装置 の表示パネルを形成することができる。

従来、このような電子額のパネルの製造は以下のように行われていた。 即ち、第1の製造方法としては、まず、基板上に、等電性膜及び該導電 を膜に被続された一対の赤子電極からなる素子を複数と、該複数の素子を 接続した配線とが形成された電子額基板を作成する。次に、作成した電子 調基板全体を真空チャンパ内に設置する。次に、真空チャンパ内を排気し た後、外部衛子を通じて上配各条子に電圧を印加し各素子の導電性膜に亀 型を形成する。更に、該真空チャンパ内に有機物質を含む気体を導入し、 有機物質の存在する雰囲気下で前配各素子に再び外部端子を通じて電圧を

また、第2の製造方法としては、まず、基板上に、導電性原及び該導電性膜に接続された一対の素予電極からなる素子を視象と、該複数の素子を 接続した記録とが形成された電子源基板を作成する。次に、作成した電子

印加し、該角要近傍に炭素あるいは炭燥化合物を堆積させる。

15 源基板と並光体が配置された基板とを支持枠を挟んで接合して耐線形成装置のパネルを作成する。その後、該パネル内をパネルの排気管を通じて庇気し、パネルの外部場子を通じて上記各業子に常用を印加し各業子の導動性膜に重要を形成する。更に、該パネル内に該排気管を通じて有模物質を含む気体を導入し、有機物質の存在する雰囲気下で前記各業子に再び外部

20 端子を通じて電圧を印加し、酸電影圧機に製業あるのは微器化合物を規模 第1775年の**させる。**1175年期以上第17条期間上数十条円。2012年20日 1875年

> 以上の製造方法が採られていたが、第1の製造方法は、とりわけ、電子 深基板が大きくなるに従い。より大型の真空チャンパ及び高真空対応の抑 気装度が必要になる。また、第2の製造方法は、側象形成装置のパネル内

空間からの排気及び該パネル内空間への有限物質を含む気体の導入に長時間を要する。

WO 00/14761

PCT/1P99/0483**3**

3

発明の第示

本発明は、小型化と操作性の簡易化が可能な電子深の製造装置を提供することを目的とする。

5 また、本発明は、製造スピードが向上し昼産性に適した電子類の製造方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、電子放出特性の優れた電子源を製造し得る電子源の製造装置及び製造方法を提供することを目的とする。

また、本発明による電子深の製造装置は、導電体が形成された基板を支 10 持する支持体と、気体の導入口及び気体の排気口を有し、前記基板面の一 部の領域を覆う容器と、前記気体の導入口に接続された、前記容器内に気 体を導入する平段と、前記気体の排気口に接続された、前記容器内を排気 する手段と、前記等単体に電圧を印加する干段と、を備えることを特徴と する。

15 また、本発明による電子源の製造装置は、上記の電子線の製造装置において、前記支持体は、当該支持体上に前記基板を固定する手段を備えている。

更に、本発明による電子圏の製造装置は、上記の電子駅の製造装置において、前記支持体は、前記基板と当該支持体とを真空吸着させる手段を備20 えている。

更に、本発明による電子源の製造装置は、上記の電子源の製造装置において、前記支持体は、前記基板と当該支持体とを静電製着させる手段を備えている。

更に、本発明による電子源の製造装置は、上記の電子源の製造装置にお 25 いて、前記支持体は、数伝導部材を備えている。

更に、本発明による電子類の製造装置は、上記の電子類の製造装置にお

いて、前記支持体は、前記基板の温度調節機構を備えている。

更に、本発明による電子源の製造装置は、上記の電子源の製造装置において、前記支持体は、発熱手段を備えている。

更に、本発明による電子源の製造装置は、上記の電子額の製造装置にお 5 いて、前記支持体は、冷却手段を備えている。

更に、本発明による電子線の製造装置は、上記の電子線の製造装置において、前記容器は、当該省器内に、導入された気体を拡散させる手段を備えている。

更に、本発明による電子液の製造装置は、上記の電子液の製造装置にお 10 いて、更に、前記導入される気体を加熱する手段を備えている。

更に、本発明による電子運の製造装置は、上記の電子頭の製造装置において、更に、前記導入される気体中の水分を除去する手段を備えている。

本発明による電子源の製造方法は、導電体と該導電体に接続された記録とが形成された基板を支持体上に配置する工程と、前記配線の一部分を除さ、前記基板との連集体を容異で置き、工程と、前記基板との連集体を容異で置き、可能と、前記基板との連集体を容異で置き、可能と、前記基板との連集体を容異で置き、可能と、前記基板との連集体を容異で置き、可能と、前記基板と表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面という。

15 き、前記基板上の導電体を容器で獲う工程と、前記容器内を所望の雰囲気とする工程と、前記十部分の配線を通じて前記導電体に電圧を印加する工程とを有することを特徴とする。

また、本発明による電子源の製造力法は、上記の電子源の製造力法において、前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内を排気する工 20 役を含む。

更に、本発明による電子液の製造方法は、上記の電子液の製造方法において、前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内に気体を導入する工程を含む。

更に、本発明による電子派の製造方法は、上記の電子源の製造方法にお

25 いて、更に、前記基板を前記支持体上に固定する工程を有する。

更に、本発明による電子隊の製造方法は、上記の電子駅の製造方法にお

5

いて、前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体 とを真空吸着させる工程を含む。

更に、本発明による電子器の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体とを静電吸着させる工程を含む。

要に、本発明による電子額の製造方法は、上記の電子額の製造方法において、前記基板を前記支持体上に配置する工程は、当該基板と当該支持体との同に熱伝導部材を配置して行われる。

更に、本発明による電子級の製造方法は、上記の電子級の製造方法において、前記等電体に電圧を印加する工程は、前記基板の温度調節を行う工程を含む。

更に、本発明による電子源の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前記導準体に重圧を印加する工程は、前記基板を加熱する工程を含む。

15 更に、本発明による電子源の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前部導電体に重圧を印加する工程は、前記基板を冷却する工程を含む。

更に、本発明による電子原の製造方法は、一対の電視と該一対の電視時に配置された導電性度とを備える素子の複数と、該複数の素子を接続する配線とが形成された基礎を支持体上に配置する工程と、前記部線の一部分を除き、前記基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前記容器内を所望の雰囲気とする工程と、前記一部分の配線を通じて前記複数の素子に電圧を印加する工程とを有することを

特徴とする。

25 更に、本発明による電子源の製造力法は、一対の電極と該一対の電極間 に配置された導電性膜とを備える赤子の複数と、該複数の素子をマトリク

в

ス配線した、複数のX方向配線と複数のY方向配線とが形成された基板を支持体上に配置する工程と、前記複数のX方向配線及び前記複数のY方向配線の一部分を除き、前記基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前記容器内を所望の雰囲気とする工程と、前記一部分のX方向配線及びY方向配線を運じて前記複数の素子に開圧を印加する工程と参考することを集物

5 配線を選じて前記複数の素子に母圧を印加する工程とを有することを特徴とする。

更に、本発明による電子源の製造方法は、上配の電子源の製造方法において、前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内を提気する工程を含む。

10 更に、本発明による電子器の製造方法は、上記の電子線の製造方法において、前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内に気体を導入する工程を含む。

更に、水発列による電子源の製造力法は、上記の電子源の製造方法において、更に、前記基板を前記支持体上に固定する工程を有する。

45 更に、本発明による電子製の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前記基仮を前記支持体上に空定する工程は、当該基板と当該支持体とを真空吸着させる工程を含む。

更に、本発明による電子源の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前記基板を前記文時体上に協定する工程は、当該基板と当該文特体

20 とを辞電吸着させる工程を含む。

要に、本発明による電子機の製造方法は、上記の電子膜の製造方法において、前部基板を前記支持体上に配置する工程は、当該基板と当該支持体との関に熱伝導部材を創置して行われる。

更に、本発明による電子線の製造方法は、上記の電子線の製造方法にお 25 いて、前記素子に程圧を印加する工程は、前記基板の温度調節を行う工程

· **是古む。**在《宋史》《朱文文》(4)》(1),《宋史明》《《宋文》

程を合む。

7

更に、本発明による電子線の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前記素子に電圧を印加する工程は、前記基板を加熱する工程を含む。 更に、本発明による電子線の製造方法は、上記の電子線の製造方法において、前記素子に電圧を印加する工程は、前記基板を冷却する工程を含む。 更に、本発明による電子線の製造方法は、一対の電極と該一対の電極間に配置された導電性膜とを備える素子の複数と、該複数の素子を接続する配製とが形成された基板を支持体上に配置する工程と、前記配盤の一部分を除き、前記基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前記配盤の一部分を除き、前記基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前記配盤の一部分の第四気とする工程と、前記一部分の配線を通じて前記複数の素子に、前記第1の雰囲気下にて電圧を印加する工程と、前記容器内を第2の雰囲気とする工程と、前記一部分の配線を通じて前記複数の素子に、前記第2の雰囲気下にて電圧を印加する工程とを有することを特徴とする。

更に、本発明による電子源の製造方法は、一対の電弧と該一対の電極的に配置された導電性謀とを備える素子の複数と、該複数の素子をマトリクス配線した、複数のX方向配線と複数のY方向配線とが形成された基板を支持体上に配面する工程と、前記複数のX方向配線及び前記該数のY方向配線の一部分を除き、前記基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前記容器内を第1の募五気とする工程と、前記一部分のX方向配線及びY方向配線を通じて前記複数の素子に、前記第1の發出気下にて電圧を印加する工程と、前記容器内を第2の募五気とする工程と、前記一部分のX方向配線及びY方向配線を通じて前記複数の素子に、前記第2の雰囲気下にて電圧を印加する工程と、前記で配線を通じて前記複数の素子に、前記第2の雰囲気下にて電圧を印加する工程とを有することを特徴とする。

更に、本発明による電子級の製造方法は、上記の電子源の製造方法にお いて、前記容器内を第1の雰囲気とする工程は、当該容器内を排気する工

更に、本発明による電子源の製造方法は、上記の電子源の製造方法にお

いて、前記容器内を第2の雰囲気とする工程は、当該容器内に炭素化合物 を含む気体を導入する工程を含む。

更に、本発明による電子間の製造方法は、上記の電子頭の製造方法において、更に、前記基板を前記支持体上に固定する工程を有する。

5 更に、本発明による電子深の製造方法は、上記の電子派の製造方法において、前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体とを真空吸着させる工程を含む。

更に、水発明による電子源の製造方法は、上記の電子師の製造方法において、前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体 10 とを静電製着させる工程を含む。

更に、本発明による電子源の製造力法は、上記の電子源の製造力法において、前記基板を前記支持体上に配置する工程は、当該基板上当該支持体との間に熱伝導部材を配置して行われる。

更に、本発明による電子線の製造方法は、上記の電子線の製造方法において、前記素子に電圧を印加する工程は、前記基板の温度調節を行う工程を含む。

更に、本発明による電子源の製造方法は、上記の電子源の製造方法において、前記業子に電圧を印加する工品は、前記基板を加熱する工程を含む。 更に、本発明による電子線の製造方法は、上記の電子源の製造方法にお

20 いて、前記素子に電圧を印加する工程は、前記基板を冷却する工程を含む。 本発明について以下に更に詳述する。

本発明の製造装置は、まず、子の導電体が形成された基板を支持するための特体と、該支持体にて支持された該蓋板上を覆う容器とを具備する。 ここで、該容器は、該基板表面の一部の領域を覆うもので、これにより該

25 基板上の導電体に接続され該基板上に形成されている配線の一部分が該容 場外に費用された状態で鉄基板上に気密な空間を形成し得る。また、設容 WO 00/14761

PCT/JP99/04835

器には、気体の導入口と気体の排気口が設けられており、これら導入口及び排気口にはそれぞれ該容器内に気体を導入するための手段及び該容器内の気体を排出するための手段が接続されている。これにより該容器内を所望の雰囲気に設定することができる。また、前記導電体が予め形成された基板とは、電気的処理を施すことで該導電体に電子放出部を形成し電子源となす基板である。よって、本発明の製造装置は、更に、電気的処理を施すための手段、例えば、該導電体に電圧を印加する手段をも具備する。以上の製造装置にあっては、小型化が達成され、上記電気的処理における

電源との電気的接続などの操作性の問易化が達成される他、上記容器の大 ささや形状などの設計の自由度が増し容器内への気体の導入、容器外への 気体の排出を短時間で行うことが可能となる。

また、本発明の製造方法は、まず、導電体と該導電体に接続された配線 とが予め形成された基板を支持体上に配置し、前部配線の一部分を除き前 記基板上の導電体を容器で覆う。これにより、該基板上に形成されている 配線の一部分が該容器外に露出された状態で、前部導電体は、該基板上に 形成された気密な空間内に配慮されることとなる。次に、前記容器内を研 室の雰囲気とし、前記容器外に露出された一部分の配線を通じて前部導動 体に電気的処理、例えば、前記導電体への電圧の印加がなされる。ここで、 前記所望の雰囲気とは、例えば、減圧された雰囲気、あるいは、特定の気 はが存在する雰囲気とは、例えば、減圧された雰囲気、あるいは、特定の気 はが存在する雰囲気である。また、前記電気的処理は、前記導電体に電子 放出部を形成し電子額となす処理である。また、上記電気的処理は、異な る雰囲気下にて複数回なされる場合もある。例えば、前記記録の一部分を 除き前記基板上の導電体を容器で減い、まず、前記容器内を第1の雰囲 気として上記電気的処理を行う工程と、次に、前記容器内を第2の雰囲気 として上記電気的処理を行う工程と、次に、前記容器内を第2の雰囲気 として上記電気的処理を行う工程とがなされ、以上により前記導電体に良 野な電子放出部が形成され電子額が製造される。ここで、上記第1及び第 2の雰囲気は、好ましくは、後述する通り、第1の雰囲気が減圧された雰囲気であり、第2の雰囲気が炭素化合物などの特定の気体が存在する雰囲気である。以上の製造方法にあっては、上記電気的処理における電源との電気的接続などが容易におこなうことが可能となる。また、上記容器の大きさや形状などの設計の自由度が増すので容器内への気体の導入、容器外への気体の排出を短時間で行うことができ、製造スピードが向上する他、製造される電子源の電子放出特性の再現性、とりわけ複数の電子放出部を有する電子源における電子放出特性の再現性、とりわけ複数の電子放出部を有する電子源における電子放出特性の均一性が向上する。

10 図面の簡単な説明 こうじょう こう

図1は、本発明に係る電子源の製造装置の構成を示す断面図である。

 $(A_{ij})^{-1} = (A_{ij} + A_{ij} + A_$

図2は、図1及び図3における電子販益板の周辺部分を一部を設断して 示す料視器である。

図3は、本発明に係る電子源の製造装置の構成の他の形態を示す断面図 15 である。

図4は、本発明に係る電子線の製造装置の副真空容器を有する構成を示す断面図である。

図5は、本発明に係る電子額の製造装置の副真空容器を有する構成の他の形態を示す断面図である。

20 図 6 は、本発明に係る電子減の製造装置の副真空容器を有する構成のき らに他の形態を示す新面図である。

図7は、本発明に係る電子額の製造装置の構成の他の形態を示す新面図である。

図8は、図7における電子源基板の周辺部分を示す系規図である。

25 図9は、本発明に係る電子級の製造装置の他の例を示す断面図である。 図10A、10Bは、図9における第1の容器と拡散板の形状を示す模式 図である。とはない ちょうときゅうご シャナギ とりけん

図11は、本発明を用いた電子源基板のフォーミング、括性化工程を行うための真空排気装置の模式図である。

図12は、本発明に係る製造装潢の他の例を示す断面図である。

5 図13は、本発明に係る製造装置の他の例を示す斜視図である。

図14は、本発明に係る製造装置の他の例を示す新面図である。

図15は、本党明に係る電子論の製造技器において使用される熱伝導部 材の形状を示す斜視図である。

図16は、本発明に係る電子源の製造装置において使用される熱伝導部 10 材の形状の他の影響を示す斜視図である。

図17は、本発明に係る電子派の製造装置において使用されるゴム材料 の球状物質を用いた無反導部材の形態を呈す所面図である。

図18は、本発明に係る電子派の製造装置において使用されるゴム材料 の球状物質を用いた熱伝導部材の他の形態を派す新面図である。

25 図19は、本発明に係る電子線の製造装置において使用される健康状の 形状を示す断面図である。

図20は、本発明に係る電子側の製造装置において使用される拡散板の 形状を示す平面図である。

図21は、画像形成装置の構成を一部を破断して示す格模図である。

26 図22は、本発明に係る電子放出素子の構成を示す平面図である。

図23は、 本発明に係る電子放出素子の構成を示す図22のB-B、 断属図である。

図24は、本発明に係る電子源を示す平面図である。

図25は、本発明に係る電子源の作成方法を説明するための平面図であ

25 3

発明を実施するための最良の形態

本発明をより詳細に設述するために、添付の図面に従ってこれを説明する。

まず、本発明の好ましい第1の実施の彫塑を示す。

- 5 図1、図2、図3は、本実施形態に係る電子源の製造装置を示しており、図1、図3は所面図、図2は図1における電子源基板の周辺部分を示す斜視図である。図1、図2、図3において、6は電子放出業子となる専電体、7はX方向配線、8はY方向配線、10は電子源基板、11は支持体、12は真空容器、15は気体の導入口、16は排気口、18はシール部材、
- 19は拡散板、20はヒーター、21は水素、または有機物質ガス、22はキャリアガス、23は水分除去フィルター、24はガス流量制卸装置、25a~25fはパルブ、26は資空ボンブ、27は真空計、28は配管、30は取り出し配総、32は重潔及び電流制削系からなる駆動ドライバー、31は電子原基板の取り出し配線30と駆動ドライバーとを接続する配線、
- .5 33は鉄数板19の間口部, 41は熱伝導部材である。

支持体11は、電子原基板10を保持して固定するもので、真空チャッキング機構、静電チャッキング機構若しくは固定治具などにより、機械的に電子原基板10を固定する機構を有する。支持体11の内部には、ヒーター20が設けられ、必要に応じて電子原基板10を熱伝導部材41を介して加熱することができる。

素伝等部材41は、支持体11上に設置され、電子源基板10を保持して固定する機構の整告にならないように、支持体11と電子源基板10の間で挟持されるか、あるいは、支持体11に埋め込まれるように設置されていてもよい。

25 熱伝導部材は電子源基板の反り、うねりを吸収し、電子源基板への電気 的処理工程における発熱を、確実に支持体、あるいは、後述する副文空容 器へ伝え、放熱することができ、電子源基板のクラック、破損の発生を防 ぐことができ、歩留まりの向上に寄与できる。

また、電気的処理工程における発熱を表早く、確実に放熟することにより、温度分布による導入ガスの濃度分布の低減、基板熱分布が影響する素子の不均一性の低減に寄与でき、均一性に優れた電子源の製造が可能となる。

熱伝導部材41としては、シリコングリスや、シリコンオイル、ジェル 状物質等の粘性液状物質を使用することができる。粘性液状物質である熱 伝導部材41が支持体11上を移動する弊害がある場合は、支持体11に、 10 粘性液状物質が所定の位置及び領域、すなわち、少なくとも電子源基板1 0の導電体6形成領域下で滞留するように、その領域に合わせて、支持体 11に滞留接端を設置してあってもよい。これは、例えば、○一リングや、 あるいは、耐熱性の設に粘性液状物質を入れ、定開した熱気が配材とした 情成とすることができる。

20 ビータ20は、密閉された管状であり、この中に温調媒体が封入される。 なお、図示しないが、この粘性液状物質を支持体11及び電子源性以10 間で執持し、かつ温度制御を行いながら循環させる機構が付与されれば、 ビーター20に替わり、電子源基板10の加熱手段、あるいは、冷却手度 となる。また、目的温度に対する温度調節が行える、例えば、循環製温度 25 調節装置と液状媒体などからなる機構を付与することができる。

熱伝導部材41は、弾性部材であってもよい。弾性部材の材料としては、

テフロン機能などの合成機能材料、シリコンゴム等のゴム材料、アルミナなどのセラミック材料、銅やアルミの金属材料等を使用することができる。これらは、シート状、あるいは、分割されたシート状で使用されていてもよい。あるいは、図15及び図16に示すように、円柱状、角柱状等の柱が、電子源基板の配線に合わせたX方向、あるいは、Y方向に伸びた節状、円塊状などの突起状、球体や、ラグビーボール状(楕円球状体)などの球状体、あるいは、球状体表面に突起が形成されている形状の球状体などが支持体上に設図されていてもよい。

図17は、複数の弾性部材を使用した球状の熱伝導部材の構成概略図である。ここでは、ゴム材料の部材等の変形し易い微少球状物1701と、この微少球状物の直径よりも直径が小さな球状物1702(ゴム材料の部材よりも変形し難い球状物質))とを電子原結板10と支持体11との同に散布し、快持することで、熱展導部材41を構成している。

図18は、複合材料的な熱伝導部材の構成版路路である。セラミック部材、金属部材等の硬質部材で中心部材1801を構成し、この熱伝導部材の様状物表面をゴム部材1802で被覆したものを用いることで熱伝導部材41を構成している。支持体11上を移動し易い球状物質などを使用する際には、粘性液状物質を使用する場合について記述したような、支持体11上に滞留機構がある構成が望ましい。

- 20 さらに、弾性部材は、電子認募板に対向する面に凹凸の形状が形成されていてもよい。凹凸形状は前述した柱状、線状、突起状、球状(半球状)などが好ましい。具体的には、図15に示すような、電子源基板の米方向配線、あるいは、Y方向配線の位置に略々合わせた線状の凹凸形状や、図16に示すように、各業子電極の位置に略々合わせた根状の凹凸形状、ま
- 25 たは、図示しないが、半球状の凹凸形状が熱伝導部材の面に形成されていることが好ましい。

參替表型無 規則26)

真空容器12は、ガラスやステンレス製の容器であり、容器からの放出 ガスの少ない材料からなるものが好ましい。真空容器12は、電子源基板 10の取り出し配線部を除き、導電体6が形成された領域を覆い、かつ、 少なくとも、1.33×10⁻¹Pa(1×10⁻¹Torr)から大気圧の圧 力範囲に耐えられる構造のものである。

シール部材18は、電子額基板10と真空容器12との気密性を保持するためのものであり、Oリングやゴム性シートなどが用いられる。

有機動質ガス21には、後述する電子放出素子の活性化に用いられる有機物質、または、有機物質を窒素、ヘリウム、アルゴンなどで希釈した混合気体が用いられる。また、後述するフォーミングの通電処理を行う際には、導電性膜への急裂形成を促進するための気体、例えば、還元性を有する水素ガス等を真空容器12内に導入することもある。このように他の工程で気体を導入する際には、導入配管、バルブ部材25eを用いて、其空容器12を配管28に接続すれば、使用することができる。

上記電子放出漢子の活進化に用いられる有限物質としては、アルカン、アルケン、アルキンの脂肪族炭化水素類、芳香族炭化水素類、アルコール類、アルデビド類、ケトン類、アミン類、二トリル類、フェノール、カルボン、スルホン酸等の有酸酸類などを挙げることができる。より具体的には、メタン、エタン、プロバンなどのCnHmatで支される飽和炭化水素。

20 エチレン、プロピレンなどのC_aH_a)等の組成式で表される不能和炭化水素、ペンゼン、トルエン、メタノール、エタノール、アセトアルデヒド、アセトン、メチルエチルケトン、メチルアミン、エチルアミン、フェノール、ペンゾニトリル、アセトニトリル等が使用できる。

有機ガス21は、有機物質が常温で気体である場合にはその意思使用で 35 き、有機物質が常温で液体、または、固体の場合は、容器内で蒸発または 算鑑させて用いる。或いは更にこれを希釈ガスと混合するなどの方法で用 いることができる。

キャリアガス22には、空茶またはアルゴン、ヘリウムなどの不活性ガスが用いられる。

有機物質ガス21と、キャリアガス22は、一定の割合で混合されて、 真空存居12内に導入される。両者の液量及び、混合比は、ガス茂量制御 装置24によって制御される。ガス流量制御装置24は、マスフローコン トローラ及び電磁炉等から構成される。これらの混合ガスは、必要に応じ で配管28の周囲に設けられた図示しないヒータによって道当な温度に加 熱された後、導入口15より、真空容器12内に導入される。混合ガスの 加熱温度は、電子原基板10の温度と阿等にすることが好ましい。

なお、配管28の途中に、水分除去フィルター23を設けて、導入ガス 中の水分を除去するとより発ましい。水分除去フィルター23には、シリ カゲル、モレキュラーシープ。水酸化マグネシウム等の吸退材を用いるこ とができる。

15 真空容器 1.2 に導入された混合ガスは、排気ロ1.6 を通じて、真空ポンプ2.6 により一定の排気速度で排気され、真空容器 1.2 内の混合ガスの圧力は一定に保持される。本発明で用いられる真空ポンプ2.6 は、ドライボンプ、ダイヤフラムボンブ、スクロールボンブ等、低真空用ボンブであり、オイルフリーボンブが好ましく用いられる。

20 括性化に用いる有機物質の種類にもよるが、本実施形態において、上記 混合気体の圧力は、混合気体を構成する気体分子の平均自由行程入が真空 容器 1 2 の内側のサイズに比べて十分小さくなる程度の圧力以上であることが、活性化工程の時間の短縮や均一性の向上の点で好ましい。これは、いわゆる粘性流損域であり、数百 P a (数 T o r r) から大気圧の圧力で 25 まる。

また、真空容器12の気体導入口15と電子調基版10との間に拡散板

BEST AVAILABLE COPY

19を設けると、混合気体の流れが制御され、基板全面に均一に有機物質が供給されるため、電子放出素子の均一性が向上し好ましい。拡散板19としては、図1及び図3に示したように、周口部33を有する金属板などが用いられる。拡散板19の関口部33の形成方法は、図19及び図20に示すように、導入口近傍と、導入口から違い領域での関口部の面積を変えるか、あるいは、同口部の数を変えて形成することが好ましい。

拡散板19において、図20に示すように、導入口から違いほど、開口 部の面積が大きいか、あるいは、図示してはいないが、開口部の数が多い、 あるいは、関口部の面積が大きく、その数が多いように形成すると、真空 20 容器12内を流れる混合気体の流速が略々一定となり、均一性向上の点で より好ましい。ただし、拡散板19は、粘性流の特徴を考慮した形状にす ることが重要で、この明細等中で述べる形状に限定されるものではない。

例えば、湖口部33名、 図心内状に等期限でかつ日周方向に等角度問題で形成し、かつ、該関口部の関口面積を下式の関係を満たすように設定するとよい。ここでは、基体の導入口からの距離に比例して関口面積が大きくなるように設定している。これにより、電子源基板表面により均一性良く導入物質を供給することができ、電子放出業子の活性化を均一性よく行うことができる。

 $S_a = S_o \times [1 + (d/L)^2]^{1/2}$

20 但し

- d:気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点からの 距離
- L: 気体の導入口の中心部から、気体の導入口の中心部からの延 長線と拡散板との交換度での距離
- 25 S。: 気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点からの

S₆: 気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点における関口面積

気体の導入口15と排気口16の位置は、本実施の形態に限定されず、 種々の態様を取ることができるが、真空容器12内に有機物質を均一に供 5 給するためには、気体の導入口15と排気口16の位置は、真空容器12 において、図1及び図3に示すように、上下に、もしくは、図6に示すよ うに、左右に異なる位置にあることが好ましく、かつ、略々対称の位置に あることがより好ましい。

電子源基板の取り出し電極30は、真空容器12の外部にあり、TAB 10 配線やプローブなどを用いて配線30と接続し、駆動ドライバー32に接続する。

本実施形態、さらには後述する実践形態においても同様であるが、真空 容器は、電子顕晶板上の導点体ものみを模えばよいため、製造の小型化が 可能である。また、電子振荡板の配線的が真空容器外に有るため、電子調 35板と電気的処理を行うための電源技術(果動ドライバ)との電気的接続 を容易に行うことができる。

以上のようにして真窓容器 1 2内に有機物質を含む混合ガスを流した状態で、駆動ドライバー3 2 を用い、配線3 1 を通じて基板 1 0 上の各電子数出来子にバルス電圧を印加することにより、電子数出来子の活性化を行うことができる。

以下、本発明の好ましい第2の実施の形態についての述べる。本実前形態は、主として上記第1の実施の形態における電子源基板10の支持方法を変えたものであり、その他の構成は第1の実施の形態と同様にすることができる。図4及び図5は、本発明の好象しい第2の実施の形態を示した

ものである。図4及び図5において、13は真空容器、14は副真空容器、17は副真空容器14の排気日である。その他、図1から図3と同じ物に

WO 00/14761

PCT/JP99/04835

19

ついては、同じ番号を示している。

第1の実施の形態では、電子頭基板10のサイズが大きい場合においては、電子線基板10の表面倒と裏面倒とでの圧力差、すなわち、真空容器12内の圧力と大気圧との圧力差による設電子額基板10の取損を防ぐために、電子調基板10の厚みを圧力差に耐えられる厚みにするか、あるいは、電子製基板10の真空チャッキング方法を併用することで圧力差を极和できるようにしている。

第2の実施の形盤は、電子環基板10を挟んでの圧力差を無くすか、問題にならないほど小さくすることを念頭に置いた実施の形態であり、この実施の形態においては、電子環基板10の原みを薄くでき、この電子環基板10を画像形成装置に適用した場合、該画像形成装置の軽量化を図ることができる。この実施の形態は、真空容器12と副具空容器14との時に電子原基板10を挟んで保持するものであり、第1の実施の形態における支持体11に代わる副真空容器14内の圧力を真空容器13の圧力と略々等しく保つことにより、電子環基板10を水平に保つものである。

真空容器 1.2 内及び副真空容器 1.4 内の圧力は、それぞれ真空系 2.7 を 2.7 bにより設定され、副真空容器 1.4 の排気口のバルブ 2.5 gの開閉度 を調節することにより、両真空容器 1.2。1.4 内の圧力を略々等しくする ことができる。

- 20 図4において、副真空容器14内には、電子源基板10の熱伝導部材として、シール材18と同じ材質で作成されたシート状の第1の熱伝導部材41と、電子源基板10からの発熱を熱伝導部材41を介して、より効率よく、副真空容器14を介して外部へ放熱できるように、熱伝導率の大きな金属製の第2の熱伝導部材42とが設置されている。なお、図4及び図
 - 5 においては、装置の風略をより理解し易いように、創真空容器 1 4 の序 みを実際よりも大きく記載している。

第2の無伝導部材42には、電子製基板10を加熱できるように、内部 にヒーターが埋め込まれており、図示しない制御機構により外部より温度 制御を行うことができる。

また、第2の熱伝導部材42の内部に、液体を保持、あるいは、循環できるような管状の密閉容器を内蔵し、外部よりこの流体の温度を制御することにより、電子観差板10を、第1の熱伝導部材41を介して冷却、または、加熱することもできる。また、副真空容器14の底部にセーターを設置し、または、底部の内部に埋め込み、外部より温度制御する図示しない新卸機構を設け、第2の熱伝導部材42、第1の熱伝導部材41を介して、電子振基板10を加熱することができる。あるいは、第2の熱伝導部材42の内部と、副真空容器14の両方に、上記のような加熱手段を設けて、電子振基板10の加熱、または、冷却などの温度制節をすることも可能である。

本実庭の形態では、2 種類の熱伝導部材 1 1 1 4 2 を用いているが、熱 伝導部材は、1 種類の熱伝導部材、あるいは、3 種類以上の熱伝導部材に よって構成されていてもよく、本実施の形態に限定されるものではない。 気体の導入口 1 5 と併気口 1 6 の位置は、本実施の形態に示したものに 限定されず、様々の態様を取ることができる。しかし、真空容器 1 2 内に 有機物質を均一に供給するためには、気体の導入口 1 5 と排気口 1 6 の位 20 置は、真空容器 1 2 において、図 4 及び図 5 に示すように、上下、若しく は、実施の形態 1 で示した図 6 に示すような総様の真空容器であって、左 右異なる位置にあることが好ましく、昭月春の位置にあることがより好ま しい。

本実施の形態においても、上述の第1の実施の形態と同様に、真空容器 25 12内に気体を導入する工程を有する場合、第1の実施の形態で述べた拡 散板19を、鉄第1の実施の形態と同様の形態で用いることが好ましい。

BEST AVAIL

また、有機物質を含む混合ガスを流した状態で、駆動ドライバー32を用い、配線31を通じて電子源基板10上の各電子放出添子にパルス電圧を印加することにより、電子放出素子の活性化工程も上配第1の実施の形態と同様に行うことができる。

- 5 本実施の形態においても、上記第1の実施の形態と同様に、フォーミング処理工程や、真空容器12内に有機物資を含む混合ガスを流した状態で、駆動ドライバー32を用い、配線31を通じて電子源基板10上の各電子放出素子にパルス電圧を印加することにより、電子放出素子の活性化を行うことができる。
- 10 次に、本発明の第3の実施形態を図14を参照して説明する。本実施形態では、前述した、基板の表裏の圧力差による基板の変形や破損を防ぐために、基板ホルダー207に許電チャック208を共振するものである。経電チャックによる基板の壁定は、該発電チャックの中に置かれた戦略209と基板10との間に電圧を印加して幹電力により基板10を基板ホル
- 15 ダー208に吸引するものである。基板10に所定の単位を所定の値に保 持するため、基板の表面には1T0収などの導電性膜を形成する。なお、 静電チャック方式による基板の吸着のためには、電板209と基板の距離 が短くなっている必要があり、いったん別の方法で基板10を静電チャッ ク208に押し付けることが望ましい。図14に示す装置では、静電チャッ
- 20 ク208の表面に形成された溝211の内部を排気して基板10を大気圧 により静電チャックに押し付け、高圧電源210により電磁209に高電 圧を印度することにより、基板を十分に吸着する。この後真空チャンパー 202の内部を排気しても基板にかかる圧力差は静電チャックによる静電 力によりキャンセルされて、基板が変形したり、破損することが防止でき
- 25 る。更に、該許電チャック 2.0 8 と基板 1.0 の間の熱伝導を大きくするために、上述の様にいったん排気した牌 2.1 1 内に熱交換のための気体を導

入することが望ましい。気体としては、Heが好ましいが、他の気体でも効果がある。熱交換用の気体を導入することで、溝211のある部分での基板10と静電チャック208の間の熱伝導が可能となるのみならず、溝のない部分でも単に機械的接触により基板10と静電チャック208が熱的に接触している場合に比べ、熱伝導が大きくなるため、全体としての熱伝導は大きく改善される。これにより、フォーミングや活性化などの処理の際、基板10で発生した熱が容易に静電チャック208を介して基板ホルダー207に移動して、基板10の温度上昇や局所的な熱の発生による温度分布の発生が抑えられるほか、基板ホルダーにヒーター212や冷却ユニット213などの温度制御手段を設けることにより、基板の温度をより指接良く制御できる。

以上述べた製造装置を用いての電子源の製造方法の具体例を、以下に詳述する。

上記電子源と同僚形成部材とを組み合わせることにより、約21に示すような画像形成装置を形成することができる。21は画像形成装置の概略図である。21において、69は電子放出素子、61は電子源基度10を固定したリアプレート、62は支持体、66はガラス基版63、メタルバック64及び蛍光体65からなるフェースプレート、67は高圧端子、68は画像形成装置である。

20 画像形成装置において、各電子放出業子には、容器外級子Dx1乃至Dxm、 Dy1乃至Dynを通じ、走査信号及び姿調信号を図示しない信号発生手段に よりそれぞれ印加することにより、電子を放出させ、高圧端子67を通じ、 メタルバック65、あるいは、図示しない透明電損に5kVの高圧を印加 し、電子ビームを加速し、改光体膜64に衝突させ効度、発光させること

なお、電子調送板10自体がリヤブレートを兼ねて、1枚基板で構成さ

23

れる場合もある。また、走査信号配線は、例えば、Dx1の容器外端子に近い電子放出素子と違い電子放出素子との同で印加電圧降下の影響の無い素子数であれば、図21で示すような、片側走査配線で構わないが、素子数が多く、電圧降下の影響がある場合には、配線幅を広くするか、配線厚を厚くするか、あるいは、両側から電圧を印加する手法等を探ることができる。

以下、具体的な具体例を挙げて本発明を詳しく説明するが、本発明はこれら具体例に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される範囲内 10 での各要素の

置換や設計変更がなされたものをも包含する。

[具体例1]

本具体例は、本発明に係る製造装置を用いて図22、23に示される表面伝導型電子放出素子を複数備える図24に示される電子深を製造するものである。間、図22~24において101は基板、2、3は素子重接、4は導電性際、29は炭素膜、5は炭素膜29の制限、Gは導電性原4の間隙である。S10。図を形成したガラス基板(サイズ350×300mm、厚立5mm)上にオフセット印制性によりPtベーストを印制し、加熱焼成して、図25に示される厚み50nmの素子電極2、3を形成した。また、スクリーン印刷法により、Agベーストを印刷し、加熱焼成することにより、図25に示される米方向配線7(240本)及びY方向配線8(720本)を形成し、米方向配線7とY方向配線8の交差部には、スクリーン印刷法により、絶縁性ベーストを印刷し、加熱焼成して絶縁着9を形式した。

25 次に、表子低値2、3間にパブルジェット方式の噴射装置を用いて、パ ラジウム雑体溶波を適下し、350℃で3.0分間加熱して酸化パラジウム の微粒子からなる図25に示される導電性原4を形成した。導電性原4の 原厚は、20 nmであった。以上のようにして、一対の数子電極2、3及 び導電性膜4からなる導電体の複数がX方向配線7及びY方向配線8にて マトリクス配線された電子源基板10を作成した。

5 基板の反り、うねりに付いて観察したところ、基板そのものが持っていた反り、うねり及び上記までの加熱工程によって生じたと思われる基板の反り、うねりによって、基板中央部に対して、0。5mmほど周辺が反った状態であった。

作成した電子源基板10を、図1及び図2に示した製造装置の支持体1 10 1 上に固定した。支持体11と電子源基板10との間には、厚さ1.5mmの熱伝導性ゴムシート41が実持される。

次に、シリコーンゴム製のシール部材18を介してステンレス製資金を 器12を取り出し記線30が該真空容器12の外に出るようにして、圏2 に示すように電子源基板10上に設置した。電子源基板10上には、圏1

15 9及び図20に示すような際口部33を形成した金属版を拡版板19として設置した。

様気ロ16年のバルブ25千を開け、資空容器12内を真空ボンブ36 (ここではスクロールボンブ)で1.33×10¹Pa (1×10¹Torr) 程度に排気した後、排気衰률の配管や、電子通蒸板に付着していると 考えられる水分を除去するため、図示しない配管用のヒーターと電子源基 板10用のヒーター20を用いて、120℃まで昇湿させ、2時間保持してから、室温まで徐冷した。

基板の温度が室温に戻った後、图2に示す配線31を介して取り出し配線30に接続された駆動ドライバー32を用いて、X方向配線7及びY方

25 向配線8を通じて、各電子放出業子6の素子は概2、3間に電圧を印加し、 導電性膜をフォーミング処理し、図23に示す関係Gを導電性膜4に形成 WO 00/14761

PCT/JP99/04835

25

D. L. Company of the State of the Company of the C

続いて、同装置を用いて活性化処理を行った。図1に示す気体供給用の パルプ25a乃至25d及び気体の導入口15例のパルプ25eを開け、 有機物質ガス21とキャリヤガス22との混合気体を真空容器12内に導 5 入した。有機ガス21には、1%エチレン混合窒素ガスを用い、キャリヤ ガス32には、窒素ガスを用いた。両者の流量は、それぞれ40sccm及び 400sccmとした。排気口16例の真空系27の圧力を見ながら、パルプ 25「の開閉度を調整し、真空容器12内の圧力が133×10[®]Pa(100Torr)となるようにした。

- 10 有機物質ガス導入関始から約30分後、駆動ドライバー32を用いて、 X方向配線7及びY方向配線8を通じて各電子放出素子6の電極2、3間 に電圧を印加して活性化処理を行った。電圧は10Vから17Vまで約2 5分で昇圧するように制御し、パルス幅は1msec、周波数は100Hz とし、活性化時間は30分とした。なお、活性化は、Y方向配線3全部及 び、X方向配線7の非選択ラインを共通としてGnd(接地電位)に接続 し、X方向配線7の10ラインを選択し、1ラインずつ1msecのパルス 電圧を順次印加する方法で行い、上記方法を繰り返すことにより、X方向 の全ラインに付いて活性化を行った。よ記方法で行ったため、全ラインの 活性化には12時間を変した。
- 20 活性化処理終了時の素子電流 If (電子放出素子の素子電極間に流れる電流) を各文方向配線毎に測定し、素子電流 If値を比较したところ、その値は、約1.35A 乃至1.56A、平均で1.45A (1素子当たり約2 mAに相当) であり、その配線毎のパラツキは約8%であり、良好な活性化処理を行うことができた。
- 25 上記活性化処理が終了した電子放出券子には、図22、23に示すよう に間像5を隔てて炭素膜29が形成された。

また、上記活性化処理時に、図示しない差動排気装置付きのマススペットラム測定装置を用いて、排気口16個のガス分析を行ったところ、上記 混合ガス導入と同時に、窒素及びエチレンのマスNo.28とエチレンのフラグメントのマスNo.26が瞬間的に増加して飽和し、両者の値は活性化処理中一定であった。

具体例1と同様の図25に示す電子液基板10を、画像形成装置の概略図である図21に示すような、リヤブレート61上に固定した後、電子源基板10の5mm上方に、フェースプレート66を、支持枠62及び内番10mm、外極14mmの図示しない排気管及びゲッタ材料を介して配置し、フリットガラスを用いてアルゴン雰囲気中で420℃にて封着を行い、図21に示すような画像形成装置の形態を作成した上記のフォーミング処理工程、及び活性化処理工程を行う場合に比べて、製造工程に要する時間が短縮でき、電子線の各電子放出素子の特性の均一性が向上する。

また、基板サイズが大きくなった場合の基板の反りは、歩箭まりの低下 や、特性のバラッキを招き易いが、具体例1による熱気得部材の設置によ り、歩電よりの向上と特性のバラッキ低減を実現することができた。 【具体例2】

具体例1と回接の図25に示す電子源基級10を提成し、図1の製造装置に設置した。本具体例では、有機物質を含む混合気体を、配管28の周 e 間に設置したヒーターにより80℃に加熱した後、真空容器12内に導入した。また、支持体11内のヒーター20を用い、熱伝導部材41を介して、電子源基収10を加熱し、基板温度が80℃になるようにした。上記以外は具体例1と回接にして活性化処理を行い、電子源を作成した。

上記活性化処理が終了した電子放出業子には、図23、24に示すよう に開除5を隔てて炭素膜29が形成された。

本具体例においても、具体例1と同様に、短時間で活性化処理を行うこ

とができた。 街性化処理終了時の素子電流 1 で具体例 1 と同様に測定した ところ、実施例 1 に比べて約 1. 2 倍に増加していた。また、素子電流 1 f のパラッキは約5%であり、均一性に優れた活性化処理を行うことができ た。

これは、加熱することにより、活性化処理工程における発熱による温度 分布を緩和し、さらに、加熱することにより、活性化処理工程における化 学的反応を促進する効果が生じているものと、本発明者らは推翻している。 [具体例3]

具体例1と同様の図25に示す電子源基板10を、図3に示す製造装置 0 を用い、熱伝導部材として、シリコンオイルを用いた以外は具体例1と同 様の方法で電子源を作成した。

また、半具体例の装置では、粘性液状物質導入管を用いて、基板下部に シリコンオイルを往入していく際に、基板下部と支持体間に空気が残らな いように、略々対角線状の位置で、素子電極領域の外側の位置に、空気抜 15 け用と粘性液状物質排出用を兼ねた図示しない道孔を設けている。活性化 処理終了後の弟子能流質は具体例1と同様の結果であった。

[具体例4]

本具体例は、電子源の別の製造例である。厚き3mmのSiO。図を形成したガラス基板を用い、具体例1と同様にして作成した図25に示す電子源基板10を、図4に示した製造装置の真空容器12と副真空容器14との間に、それぞれシリコーンゴム製のシール解析18、電子源基板10と接する面に円住伏の交起を持つシート状のシリコーンゴム製熱伝導部材41、及び、内部に埋め込みヒータを有するアルミニウムで作成した熱伝導部材42を介して設置した。

25 なお、図4に示した場合と異なり、本具体例においては、拡散板19は 設置せずに活性化処理を行った。 英空容器 1 2 の排気口 1 6 倒パルプ 2 5 (及び副真空容器 1 4 の排気口 1 7 倒のパルプ 2 5 g を開け、真空容器 1 2 内及び副真空容器 1 4 内を真空ポンプ 2 6 a、 2 6 b (ここではスクロールポンプ)で1、3 3×10⁻¹Pa (1×10⁻⁴Torr) 程度に排気した。

- 5 排気は、(真空容器1.2内の圧力)≥(副真空容器1.4内の圧力)の状態を保ちつつ排気した。これにより、基板が圧力差により変形し、蚤みが生じた場合、副真空容器側に凸になって懸伝導部材に押し付けられて、熱伝導部材が、その変形を抑制し、基板1.0を支持することになる。
- 電子源基板10のサイズが大きく、かつ、電子源基板10の厚みが薄い 10 場合、この状態が逆な場合、すなわち、(真空容器1-2内の圧力)≤(副 真空容器14内の圧力)の状態を採り、真空容器12何へ凸状態になると、 真空容器12内には、圧力の釜による電子源基板10の変形を抑制し、支 持する部材が無いため、最適の場合、基板が真空容器12内に向って破損 してしまう、すなわち、基板のサイズが大きく、基板の厚みが頼いほど、
- 15 本具体例の電子額の製造装置においては、基板の支持部材の役割をも持つ 熱伝導部材が重要になるわけである。

次に、具体例1と目様に、超新ドライバー32を用いて以方向配線7及びY方向配線8を通じて各電子放出業子6の電機2、1間に電圧を印加し、 導電性膜4をフォーミング処理し、図23に示す問題Gを導電性膜4に形

20 成した。本具体例では、地圧印加門始と同時に、排棄性級への角裂の形成 を促進させるために酸化パラジウムに対して週元性を有する水素ガスを図 示しない別系統の配管より、533×10°Pa(約400Torr)ま で徐々に導入して、実施した。

統いて、阿婆韋を用いて、新性化処理を行った。気体供給用のバルブ2 5 a 乃至2 b d 及び気体の導入口1 5 例のバルブ2 5 e を開け、有機物質

ガス21とキャリヤガス22との混合気体を真空容器12内に導入した。

有機ガス21には、1%プロピレン温合室素ガスを用い、キャリヤガス22には、窒素ガスを用いた。両者の流量はそれぞれ、10sccm及び400sccmとした。なお、混合気体はそれぞれ水分除去フィルター23を通した後、真空容器12内に導入した。排気口16個の真空計27aの圧力を見ながらパルプ25fの開閉度を調整して、真空容器12内の圧力が266×10°Pa(200Torr)となるようにした。同時に、削真空容器14内の圧力も266×10°Pa(200Torr)となるようにした。

次に、具体例1と同様に、駆動ドライバ32を用いて米方向配線7及び ソ方向配線8を通じて各電子放出素子6の電機2、3間に電圧を印加して 活性化処理を行った。活性化処理時の素子電流1でを、具体例1と同様の方 法で測定したところ、漢子電流1では、1、34A万至1、53Aで、その バラツキは、約7%であり、良好な活性化処理を行うことができた。

機、上記括性化処理が終了した電子放出素子には、図22、23に示す ように、問票5を開てて炭素膜29が形成された。

また、上記活性化処理時に、図示しない意動体気装置付きのマススペクトラム部定装置を用いて、排気口1.6 側のガス分析を行ったところ、上記 組合ガス導入と同時に、窒素のマスNo、28とプロピレンのマスNo.42が瞬間的に増加して飽和し、両者の領域活性化処理中一定であった。本具体例においては、電子敷出素子を備えた電子源表板10上に設置した。

本具体例においては、高子放出条子を晒えた電子は必収了の工作展立した真空容器12内に有機物質を含む混合気体を圧力266×10²Pa(200Torr)と言う粘性流質域で導入したため、短期間で容器内の有機物質を一定にすることができた。そのため、活性化処理に要する時間を大幅に短縮することができた。

25 [具体例5]

20

本具体例では、真空容器12内に、図19及び図20に示すような拡散

仮19を設置した以外は、具体例4と例様の図4に示す装置を用い、具体 例4と同様にして、フォーミング処理による図23に示す導電性膜への間 隙Gの形成、及び、活性化処理を実施し、電子源を作成した。

本具体例においても、具体例4と同様に、短時間で括性化処理を行うことができた。尚、活性化処理が終了した電子放出券子には、図22、23に示すように問験5を隔てて農素膜29が形成された。活性化処理終了時の業子電流Ifを実施例4と同様の方法で測定したところ、妻子電流Ifの値は、1、36Aから1、50Aで、パラツキは約5%であり、より均一性に優れた活性化処理を行うことができた。

10 [具体例 6]

本具体例では、具体例5で使用した図1に示す装置で、熱伝導部料12 の内部に埋め込んだヒーター20を用い、外部制御装置よりこのヒーター を制御し、熱伝導部材42。41を介して、電子網基板10を加熱し、基 板温度が80でになるようにし、また、配管28周囲に設置したヒーター により80でに加熱し、活性化処理を実施した以外は、具体例5と同様に して活性化処理を行った。

活住化処理が終了した電子放出素子には図22、23に示すように開窓 5を隔でて炭素膜29が形成された。

[具体例7]

本具体例では、熱伝導部材41として、分割されるとともに、蒸板と接 する面に借り止め効果も併せ特性せるための溢が数本形成されて凹凸状に

25 加工されたシリコンゴムシートを用いた。さらに、ステンレス製の熱伝導 性ばね形状部材43を用いた図5に示す装置を用い、副真空容器の下部に WO 00/14761

FCT/JP99/04835

31

埋め込まれたヒーター20を図示しない外部制御数置により制御し、熱伝 導ばね部材43と熱伝導部材41を介して電子放基板10を加熱した以外 は具体例6と阿様の方法により電子旗を作成した。その結果、具体例6と 同様の良好な電子家が作成できた。

5 [具体例8]

本具体例では、活性化処理の際に、10ライン毎に行っていた処理を2本国時に行い、20本毎に行った以外は具体例7と同様の方法で電子源を作成した。活性化族了時の素子電流1fを具体例7と同様の方法で測定したところ、素子電流1fの値は、1、36Aから1、50Aで、パラツキは着10 干大きくなったものの、約5%であった。

これは、処理ライン数が増えたことにより、熱がより多く発生し、熱分 布が電子線の作成に影響したためと本発明者らは推測している。

具体例 5 乃至具体例 8 に係る電子源製造装置においては、熱伝導部材が 設けられていることにより、電子源基板の作成歩留まり。及び、特性向上 15 にきわめて効果がある。

[具体例9]

本具体例は、本発別により作成される電子源を応用した図2.1に示されるような画像形成装置の例である。具体例2.と同様にして、フォーミング、 新性化処理を行った電子源基板1.0をリヤブレート6.1±に固定した後、

○ 電子振墨板10の5mm i:方に、フェースプレート66を支持枠62及び 図示しない排気管を介して配置し、フリットガラスを用いてアルゴン努団 気中で420℃にて封着を行った。

なお、後述するように、封着して作取した容器内を大気圧以下に排気しても、大気圧による容器の放損が生じないように、電子顕基収10と、フェ

25 イスプレート 6 6 との空間を維持するための図示しない部材が、電子原基 板 1 0 上に配置してある。

きる.

次に、容器内を排気し、容器内部の圧力を大気圧以下にした後、排気管を対止して、図 L O A 、 1 O B に示すような、顕像形成装置を作成した。さらに、対止後の容器内部の圧力を維持するために、容器内に設置された図示しないゲッタ材料の高周被加熱法による処理を実施した。

- 5 以上のようにして完成した画像形成装置において、各電子放出案子には、容器外端子Dx1万至Dxm、Dy1万至Dynを通じ、走査信号及び変調信号を図示しない信号発生手段によりそれぞれ印加することにより、電子を放出させ、高圧端子67を通じ、メタルパック85、あるいは、図示しない透明電極に5kVの高圧を印加し、電子ビームを加速し、蛍光体限64に10ででは、励起、発光させることで画像を表示した。この具体例における
- 画像形成装置においては、同説において超度ほらつきや色むらがなく、テレビジョンとして十部満足できる良好な画像を表示することができた。 本具体例に係る電子頭の製造装置及・製造方法は、画像形成装置の製造

に適用しても有効であり、その表示画像の画質向上に寄与することができる。以上、具体例1~9の製造装置及び製造方法によれば、活性化工程における有機物質の導入時間を短縮することができ、製造時間を短くすることができ、歩留まりも向上することができる。また、係る製造装置及び製造方法を用いることにより、均一性に優れた電子源を提供することができる。

- 20 また、高貴空排気後置が不要となり、装置製造コストを無減することができる。さらに、係る製造装置によれば、電子源差板上の電子放出素子部のみを覆う小型の真空容器があれば良いため、装置の小型化が可能である。また、電子源差板の取り出し配線部が真空容器の外にあるため、電子源基板と駆動ドライバとの電気的接続を容易に行うことができる。
- 25 さらに、本発明の製造装置を用いて作成された電子流を用いることにより、均一性に優れた画像形成装置を提供することができる。

WO 00/14761

PCT/JP99/04835

3:

[具体例 10]

本具体例では、本発明に係る製造装置を用いて、図22、23に示される電子値を製造した。

先ず、S102階を形成したガラス基板上に、オフセット印刷法によりPtペーストを印刷し、加熱焼成して、厚み50mmの図25に示される素子電極2、3を形成した。次いで、スクリーン印刷法によりAgペーストを印刷し、加熱焼成することにより、図25に示される又方向配線7およびY方向配線8を形成し、又方向配線7とY方向配線8の交差部には、スクリーン印刷法により絶縁性ペーストを印刷し、加熱焼成して絶縁層9を

10 形成した。

次に、崇子電磁2、3間にパブルジェット方式の噴射装置を用い、パラジウム始体溶液を滴下し、350℃で30分間加熱処理をして酸化パラジウムからなる図25に示される等電性膜4を移成した。導電性膜4の膜厚は20nmであった。以上のようにして一対の素子電極2、3及び導電性15 減4からなる等電体の複数がX方向配線7及びY方向配線8にてマトリクス配線された電子製基板10を作成した。

作成した図25に示される電子源基板10を、図7および図8に示す製造装置の支持体11上に固定した。次に、シリコーンゴム製のシール部材18を介して、ステンレス製容器12を図8に示すように、取り出し配線30が該真空容器12の外に出るようにして電子源基板10上に最置した。電子源基板10上には、開口部33を形成した金属板を拡散板19として設置した。拡散板19の爬口部33は、中心部(気体の導入口の中央部からの延長線と拡散板との交点)における関口部を直径1mmの円形とし、関心円方向に5mm間隔に、また、円周方向には5°間隔で、下式を満たすように形成した。また、気体の導入口の中心部から、気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点までの距離には20mmとした。

10

34

 $S_d = S_0 \times (1 + (d/L)^2)^{-1/2}$

1 : 気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点から の距線

L : 気体の導入口の中心部から、気体の導入口の中心部からの 延長線と拡散板との交点までの距離

Sa: 気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点からの 距離 d における関ロ面積

S。: 気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点における関口面積

排気口16年のパルプ25千を開け、容別12内を真空ポンプ26(こではスクロールポンプ)により、1×10¹Pa程度に排気した後、駆動ドライバ32を用いて又方向配線7およびソ方向配線8を通じて、各種子放出素子6の素子電板2、3間に低圧を印加し、導電性膜4をフォーミング処理し、図23に示される間域Gを導電性膜4に形成した。

続いて、同次書を用いて活性化処理を行った。活性化処理工程では、図 7 に示す気体供給用のバルブ25 a ~ d および気体の導入自15 mのバル ブ25 e を開け、有機物質ガス21とキャリアガス22との混合気体を登 器12内に導入した。有機物質ガス21には、1%エチレン混合変素ガス

20 を用い、キャリアガス 2 2 には窒素ガスを用いた。両者の深量は、それぞれ 40 s c c m $\pm 3 \text{ c m }$ $\pm 3 \text{ c m }$ $\pm 3 \text{ c m }$ $\pm 3 \text{ c m }$ $\pm 3 \text{ c c m }$ \pm

次に、駆動ドライパ32を用いて、X方向記録7およびY方向記録8を通じて、各電子放出素子6の素子電極2、3間に電圧を印加して活性化処理を行った。電圧は17V、パルス幅は1msec、周波数は100Hz

とし、活性化時間は30分とした。なお活性化は、Y方向配線8全部およびX方向配線7の非選択ラインを共通としてGnd (接地電位)に接続し、X方向配線7の10ラインを選択し、1ラインずつ1msecのパルス電圧を順次印加する方法で行い、上紀方法を繰り返すことにより、X方向の5 全ラインについて活性化処理を行った。

上記括性化処理が終了した電子放出素子には、図22、23に示すよう に間隙5を隔てて炭素膜29が形成された。

活性化処理終了時の茶子電焼【【(電子放出素子の素子電域間に流れる電 流)を各X方向配稿毎に測定したところ、素子電流【【のばらつきは約5% であり、良好な活性化処理を行うことができた。

また上記活性化処理時に、差動排気装置付きのマススペクトラム認定装置 (不図示) を用いて、排気ロ16 例のガス分析を行ったところ、上記混合ガス導入と同時に、窒素およびエチレンのマスNo.28とエチレンのフラグメントのマスNo.26 が瞬間的に増加して飽和し、両者の値は活15 性化処理工程中一定であった。

本具体例においては、電子販基板10上に設置した容器12内に有效物質を含む混合気体を圧力1、3×10⁴Paという結性流気域で導入したために、短時間で容器12内の有機物質濃度を一定にすることができた。そのため、括性化処理工程に要する時間を大幅に短縮することができた。

20 [具体例1]]

本具体例では、活性化処理を行う前の工程まで具体例10と同様にして 作数した質子源基板10を用い、この電子源基板10を図7の製造装置に 設置した。

本具体例では、有機物質を含む混合気体を、配管28の周囲に設置した ヒーターにより120℃に加熱した後、容器12内に導入した。また、安 特体11内のヒーダー20を用いて電子顕基板10を加熱し、基板温度が 120℃となるようにした。上記以外は、具体例1と同様にして活性化処理を行った。

上記活性化処理が終了した電子放出素子には、図22、23に示すよう に間隙5を隔てて炭素膜29が形成された。

5 本具体例においても、具体例10と同様の短時間で倍性化を行うことができた。活性化族了時の素子電流1f(電子放出素子の素子電流間に遅れる電流)を各X方向配線毎に測定したところ、素子電流1flは、具体例1に比べて約1、2倍に増加した。また素子電流1fのばらつきは約4%であり、均一性に優れた活性化を行うことができた。

10 【具体例12】

本具体例では、具体例10と関様にして導電性類4を形成する工程まで作成した図25に示す電子源基板10を、図9に示した製造装置の第1の容器13と第2の容器14との間に、それぞれシリコーンゴム数のシール部材18を介して設置した。本具体例においては、拡散板19は設置せず15に活性化処理を行った。

S. Caretta.

第1の容器13の排気口16世パルプ25fおよび第2の容器14の様 気口17頃のパルプ25gを調け、第1の容器13内および第2の容器1 4内を真空ボンプ26a、26b(ここではスクロールポンプ)で1×1 0⁻¹Pa程度に排気した。次に、具体例1と同様、駆動ドライバ32を用

20 いてX方向配線 7 および Y方向配線 8 を通して、各電子放出業子 6 の飛艇 2、3 間に電圧を印加し、導電性膜 4 をフォーミング処理し、図 2 3 に余される問題 G を導電性膜 4 に形成した。

続いて、同袋像を用いて活性化処理を行った。括性化処理工程では、図 9に示す気体供給用のバルブ25a~dおよび気体の導入口15側のバル

25 プ25eを開け、有機物質ガス21とキャリアガス22の混合気体を第1 の容器13内に導入した。有機物質ガス21には18プロピレン混合空素 ガスを用い、キャリアガス22には窒素ガスを用いた。両者の流量はそれぞれ10sccmおよび400sccmとした。なお混合気体は、それぞれ水分除去フィルター23を通した後、第1の容器13内に導入した。排気口16例の真空計27aの圧力を見ながらパルブ25fの弱度を調整して、第1の容器13内の圧力が2.6×104Paとなるようにした。

同時に、第2の容器14の排気ロ17個のパルプ25gの開度を調整して、第2の容器14内の圧力を2.6×104Paとした。

次に、具体例10と同様に、駆動ドライバ32を用いて区方向配象7およびY方向配線8を通じて、各電子放出券予6の素子電標2、3間に電圧を印加して活性化処理を行った。

上記活性化処理が終了した電子放出業子には、図22、23に示すよう に関腺5を属てて炭素膜29が形成された。

語性化処理終了時の素子電流 [f(電子放出素子の素子電極間に流れる電流)を各案方向配線毎に測定したところ、素子電流 [fのばらつきは約8%であった。

また上記活性化処理時に、差熱構気装置付きのマススペクトラム部定装置 (不図示)を用いて、排気口16年のガス分析を行ったところ、上記混合ガス導入と同時に、窒素のマスNo。28とプロピレンのマスNo。42が瞬間的に増加して飽和し、両者の値は活性化処理工程中一定であった。本具体例においては、電子放出本子を備えた電子線蒸掘10上に設置した第1の容器13内に有機物質を含む混合気体を圧力2。6×10⁵Paという結性洗領域で導入したために、短時間で容器内の有機物質濃度を一定にすることができた。そのため、括性化に要する時間を大幅に規略するこ

とができた。 25 --- 。[具体例13] ₍₁₁₎ (12) (13)

15

20

具体例12と同様にして活性化処理の前まで行った電子源基板10を用

い、この電子演基板10を図9の製造装置に設置した。本具体例では、容器13内に、図10A、10Bのような拡散板19を設置した以外は、具体例12と同様にして活性化処理を行った。

本具体例においても、活性化処理が終了した電子放出業子には、図22、 5 23に示すように間隙5を開てて炭素原39が形成された。

商、拡散板19の閉口部33は、中心部(気体の導入口の中央部からの 延長線と拡散板との交点)における関口部を直径1mmの円形とし、同心 円方向に5mm間隔に、また、円周方向には5 関隔で、下式を満たすよ うに形成した。また、気体の導入口の中心部から、気体の導入口の中心部 からの延長線と拡散板との交点までの距離しは20mmとした。

S.=S.× (1+ (d/L) 7 1/2

但し、

d : 気体の導入口の中心部からの延長線と拡散板との交点から の距離

じ : 気体の導入口の中心部から、気体の導入口の中心部からの 延長線とは発板との交点までの距離。

S_a: 気体の導入口の中心部からの延長線と電数板との交点からの 距離とにおける開口面積

S。: 風体の導入口の中心部からの延長線と独散板との交点における側口面積

本具体例においても、具体例12と可様の短時間で活性化を行うことができた。また、活性化核子時の素子電流If(電子放出素子の素子電話間に流れる電流)を各案方向配線毎に測定したところ、素子電流Ifのばらつきは約5%であり、より均一性に優れた活性化処理を行うことができた。

15 - 【具体例 1 4】 - 4.1

20

本具体例14では、本発明により作成される電子源を応用して図に示さ

れる画像形成装置を作製した。

具体例11と同様にして、フォーミング処理、活性化処理を行った電子 源基板10を図21に示されるようにリアプレート6.1上に固定した後、 基板の5mm上方にフェースプレート6.6を支持件6.2 および排気管(不 図示)を介して配置し、フリットガラスを用いてアルゴン雰囲気中で4.2 0℃にて好者を行った。次に、容器内を排気した後、排気管を封止して図 2.1に示すような画像形成装置の表示パネルを作製した。

最後に封止後の圧力を維持するために、高周波加熱法でゲッター処理を 行った。

10 以上のようにして完成した表示パネルに必要な駆動手段を接続して画像形成装置を構成し、各電子放出素子には、容器外端子Dx1~Dxm、Dy1~Dynを通じ、走査信号及び変調信号を不図示の信号発生手段よりそれぞれ印加することにより電子放出させ、高圧端子67を通じ、メタルバック65あるいは透明電極(不図示)に5kVの高圧を印加し、電子ピームを加速し、蛍光膜64に衝突させ、原境・発光させることで画像を表示した。 本具体列の画像形成技画においては、自視において輝度ばらつきぐまた。 がなく、テレビジョンとして十分満足できる良好な画像を表示することができた。

以上述べた具体例10~14の製造装置によれば、活性化工程における 有機物質の導入時間を振縮することができ、製造時間を短縮することがで きる。また、高真空排気装置が不要となり、製造コストを低減することが できる。

また、かかる環境装置によれば、電子源基板上の電子放出素子部のみを 覆う容器があればよいため、装置の小型化が可能である。また、電子源基 **板の取り出し配線部が容器外にあるため、電子源基板と駆動ドライバとの** 電気的接続を容易に行うことができる。 WO 00/1476

PCT/JP99/04835

-40

また、かかる製造装置を用いることにより、均一性に優れた電子深および画像形成装置を提供することができる。

[具体例 1.5]

図24に示した複数の表面伝導型電子放出素子がマトリクス配線された 5 電子原を備える画像形成装置を作製した。作製した電子原基板はX方向に 640 四点、Y方向に480 囲業を単純マトリクス配置したもので各国素 に対応した位置に蛍光体を配置してカラー表示可能な画像形成装置とした。 また、本具体例における表面伝導型電子敷出素子は上配具体例と同様にP d O 微粒子からなる導電性膜にフォーミング処理及び活性化処理を施すこ 10 とにより作製した。

上記具体例にて既に述べたような同様の方法にてマトリクス構成の電子 深基板を図11及び図12に示す排気装置135に接続し、1×10³P aの圧力まで排気した後に各ラインに電圧を印加しフォーミング処理を 行って、図23に示す関除Gを導理性限4に形成した。フォーミング処理 完了後、ガス導入ライン138からアセトンを導入し、フォーミング処理 同様各ラインに電圧を印加して活性化処理を行い例22、20に示すよう に問職5を属でて炭素膜4を形成して電子源基板を作製した。その後、X 方向電板、及びY方向電極に適宜電圧を印加して640×430素子の各々 1素子に流れる電流値を制定したところ5個の素子が増流の流れない状態 であることが判明した。そこで、その体良個所に再度Pdの導電性験を形成し、上記と同様のフォーミング処理、活性化処理の工程を行ったところ 不良個所が再生され、640×430の電子放出素子が無欠陥に電子源基 板上に形成することができた。こうして得られた電子源基板71を外囲器

88となるガラス枠及び蛍光体を配置したフェースプレートと位置合わせ 25 を行うだ正で低酸点ガラスによって封着を行い、パネル化、真空排気。ペー

キング、封止工稿を終て画像形成装置パネルを完成した。

[具体例16]

本具体例における画像形成装置の製造装置の概略図を図13に示す。同図において110は素子形成基板、74は電子放出素子、153は真空チャンパー、132は排気管、155はOリング、166はペーキングヒータである。具体例15同様、複数の装置伝導型電子放出素子がマトリクス配線された電子調形成基板を表面、裏面から1×10⁻⁷Paの圧力まで真空排気した後フォーミング処理、活性化処理を行った。活性化処理は1×10⁻⁴Paのペンゾニトリル芽囲気下で減次通電することで行った。活性化処理終了後、そのまま真空チャンパー153に配置した加熱用のペーキングヒータ166によってチャンパー及びネ子形成基板を250℃でペーキングした。その後、フェースプレート、支持枠との位置合わせ、封着により関像形成装価パネルを完成した。

以上説明した具体例16及び16の製造方法及び製造装置によれば以下 の効果が終される。

- 15 (1)電子額基板を包含する製品外無器を組み立てる的に電子顕基板の 欠論を検出することが可能であり、欠陥部分を特性することで学に無欠陥 な電子調基板を包囲する外囲器を製造することができる。
 - (2)電子原基板の表面、裏面両側から真空排気を行うことで電子原基板として疎いガラス基板を用いることが可能となる。
- 20 [具体例17]

本具体例においても、図22及び図23に示される表面伝導型電子放出 素子の複数が、図24に示されるようにマトリクス配線された電子額を備 える画象形成装置を作気した。

以下に本具体例について説明する。

25 まず、ガラス基板裏面に、ITO膜をスパッタ法により100nm形成 した。前記ITO膜は、電子源の製造時に静電チャックの電極として用い **公务人公司**其中。

るもので、その抵抗率が10°Q cm以下であれば、その材質には翻頭されず、半導体、金属等が使用できる。前記ガラス基板表面に、前述した製造方法により、図24に示されるような複数の行方向配線1、複数の列方向配線8、及び、これら配線によりマトリクス配線された、素子電极2、3及びPdOからなる導電性原4を形成し、素子形成基板10を作製した。次に、図14に示す製造装置を用いて以後の工程を行った。

図14において、202は真空チャンパー、203はO-リング、204は活性化ガスであるペンソニトリル、205は真空計である電解真空計、206は真空排気系、207は基板ホルダー、208は基板ホルダー207に設置された静電チャック、209は静電チャック208に埋め込まれた電板、210は電板209に直流高電圧を印加するための高圧電源、211は静電チャック208の表面に刻まれた溝、212は電気と一ター、213は冷却ユニット、214は真空排気系、215は素子形成基板10上の配線の一部に電気的に接触可能なプロープユニット、216はプロープユニットと15に接続したパルス発生器、V1~V3はパルブである。 が記る子形成基板10を基板ホルダ007に表性、パルブV2を定け、

第211内を100Pa以下に真空排気し、静電チャック203に真空吸着した。この等、前記素子形成基板10の裏面(TO製は、接触ビン(不図示)により、高圧電源210の負極例と同電位に接地した。更に、電板209に2kVの直流電圧を高圧電源210(負極例を接地)より供給し、素子形成基板10を静電チャック208に静電吸着させた。次に、V2を閉じ、V3を開け、Heガスを、溝211に導入し、500Paに維持した。Heガスは、素子形成基板201と静電チャック208の間の熱伝導を向上させる作用がある。尚、Heガスが最も好意であるが、N。Aで等25のガスも使うごとができ、所望の熱伝導が得られればそのガス種には制限

されない。次に、真空チャンパ202をローリング203を介して兼子形

成基板10上に、上記配線端郎が真空チャンパ202の外に出るようにして載せ、真空チャンパ202内に真空気密な空間を作り、同空間を真空排気系206により圧力が1×10「Pa以下になるまで、真空排気した。 水塩15℃の冷却水を冷却ユニット213に流し、更に、温度制荷機能を有する電源(不図示)より、電気ヒーター212に電力を供給し、業子形成基板10を50℃の一定温度に維持した。

次に、プロープユニット215を、上記真空チャンパ302の外に舞出した、業子形成基板10上の配線端部に電気的に接触させ、プロープユニット215に接続したパルス発生器216より、底辺1mscc、周期10msec、接高値10Vの三角パルスを120sec間印加し、フォーミング処理工程を実施した。フォーミング処理時に流れる電流によって発生する熱は、効率よく静電チャック208に吸収され、素子形成基板10は一定温度50℃に保たれ、良好なフォーミング処理を実施でき、また、熱応力による被損も防ぐことができた。

15 以上のフォーミング処理により、図23に示す開除Gが導戦性漢4に形 終された。

次に、環気ヒーター212に流れる電流を翻整し、素子形成基版10を60℃の一定温度に維持した。V1を開け真空チャンパー202内に電空真空計205で圧力を測定しながら、圧力が2×10°Paのペンゾニトリルを導入した。パルス発生器216より、プロープユニット215を通して、底辺1msec、周期10msec、波高値15Vの三角パルスを60分間印加して活性化処理を行った。フォーミング処理工程と関係に、活性化処理時に流れる電流によって発生する熱は、効率よく幹電チャック206に吸収され、素子形成基板10は一定温度60℃に保たれ、良好に活性化を実施することができ、また、熱応力による破損も防ぐことができ

WO 00/1476

PCT/JP99/04835

44

以上の括性化処理により、図22、23に示すように、関限5を隔てて 炭素膜29が形成された。

以上の工程を終了した来子形成基板10は、ガラス枠及び強光体を配置 したフェースプレートと位置合わせを行い、低融点ガラスを用いて封着し、 5 真空外囲器を作製した。更に、前記外囲器内に真空静気、ベーキング、封 止工程等の工程を施し、図21に示す画像形成パネルを作製した。

本具体例を実施することによって、フォーミング処理、活性化処理工程 時に静電チャック208及びHeガスを用いたため、特性の揃った良好な 表面伝導型電子放出索子を形成でき、均一性が向上した回像性能を有する 画像形成パネルを作製でき、また、熱応力による破損を防ぎ、歩留まりを 向上することができた。

本発明によれば、小型化と操作性の簡易化が可能な電子語の製造装置を提供することができる。

また、本発明によれば、製造スピードが向上し量産性に適した電子器の 15 製造力法を提供することができる。

更に、本発明によれば、電学放出特性の優れた電子源を製造し得る電子 源の製造装置及び製造方法を提供することができる。

更に、本発明によれば、画像品位の優れた画像形成装置を提供することができる。

WO 00/14761

PCT/JP99/04834

45

諸求の範囲

- 時配体が形成された基板を支持する支持体と、気体の導入口及び気体の排気口を有し、前記基板面の一部の領域を覆う容器と、前記気体の導入口に接続された、前記容器内に気体を導入する手段と、前記気体の 排気口に接続された、前記容器内を排気する手段と、前記導電体に電圧を 印加する手段と、を備えることを特徴とする電子源の製造装置。
 - 2. 前記支持体は、当該支持体上に前記基板を固定する手段を備えている 請求項1に配載の電子源の製造装置。
- 6 3、前記支持体は、前記基板と当該支持体とを真空吸着させる手段を備えている誘求項1に記載の電子額の製造装置。
 - 4. 前記支持体は、前記基板と当該支持体とを静電吸着させる手段を備えている商求項1に記載の電子派の製造装置。
 - 5. 前記支持体は、熱伝等部材を備えている請求項1~4のいずれかに記
- 15 報の電子源の製造装置。
 - 6. 前記支持体は、前記基板の温度護節根構を備えている請求項1~5の いずれかに記載の電子源の製造装置。
 - 7. 前記支持体は、発熱手段を備えている請求項1~5のいずれかに記載の電子源の製造装置。
- 20 8. 前記支持体は、冷却手段を備えている請求項1~5のいずれかに記載 の電子源の製造装置。
 - 9. 前記容器は、当該容器内に、導入された気体を拡散させる手段を構え ている請求項1~8のいずれかに記載の電子源の製造装置。
 - 10. 更に、前起導入される気体を加熱する手段を備えている請求項1~
- 25 9のいずれかに記載の電子源の製造装置。
 - 11. 更に、前記導入される気体中の水分を除去する手段を備えている前

PCT/JP99/04835

46

求項1~10のいずれかに記載の電子額の製造装置。

- 12. 導電体と該導電体に接続された配線とが形成された基板を支持体上 に配置する工程と、前配配線の一部分を除き、前配基板上の導電体を容器 で覆う工程と、前記容器内を所望の雰囲気とする工程と、前記一部分の配
- 5 線を通じて前記等電体に電圧を印加する工程とを有することを特徴とする 電子線の製造方法。
 - 13. 前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内を排気する工程を含む請求項12に記載の電子源の製造方法。
 - 14. 前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内に気体を導入
- 10 する工程を含む請求項12または13に配載の電子線の製造方法。
 - 15. 更に、前記基板を前記支持体上に固定する工程を有する請求項12 ~14のいずれかに記載の電子源の製造力法。
 - 16. 前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体とを真空吸着させる工程を含む請求項15に記載の電子源の製造方法。
- 15 17. 前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体 とを維電吸着させる工程を含む請求項15に記載の電子額の製造方法。
 - 18. 前記基板を前記支持体上に配置する工程は、当該基板と当該支持体 との間に熱伝導器材を配置して行われる請求項12~17のいずれかに記載の電子級の製造方法。
- 20 19. 前記導電体に電圧を印加する工程は、前記基板の温度調査を行う工程を含む請求項12~18のいずれかに記載の電子源の製造方法。
 - 20. 前記導電体に電圧を印加する工程は、前記基板を加熱する工程を含む請求項12~18のいずれかに記載の電子級の製造力法。
 - 21. 前記轉載修に電圧を印加する工程は、前記基板を冷却する工程を含
- 25 む請求項12~18のいずれかに記載の電子源の製造方法。
 - 2.2. 一対の電極と鉄一対の電極間に配信された導電性壁とを備える妻子

の複数と、該複数の案子を接続する配線とが形成された基板を支持体上に 配置する工程と、前記配線の一部分を除き、前記基板上の複数の素子を容 器で覆う工程と、前記容器内を所望の雰囲気とする工程と、前記一部分の 配線を通じて前記複数の素子に電圧を印加する工程とを有することを特徴 とする電子源の製造方法。

- 23. 一対の電極と映一対の電極間に配置された導電性膜とを備える素子の複数と、該複数の素子をマトリクス配線した、複数のX方向配線と複数のY方向配線とが形成された基板を支持体上に配置する工程と、輸記複数のX方向配線及び前配複数のY方向配線の一部分を除き、輸記基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前配容器内を所望の雰囲気とする工程と、前配一部分のX方向配線及びY方向配線を通じて前記複数の素子に電圧を印加する工程とを有することを特徴とする電子源の製造方法。
 - 24. 前記容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内を構気する工程を含む請求項22または23に記載の電子源の製造方法。
- 15 25. 前部容器内を所望の雰囲気とする工程は、当該容器内に気体を導入 する工程を含む請求項22~24のいずれかに記載の電子師の製造方法。
 - 26. 更に、前記基板を前記支持体上に固定する工程を有する請求項22 ~25のいずれかに記載の電子頒の製造方法。
- 27. 前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体 20 とを真空吸着させる工程を含む請求項26に記載の電子頭の製造方法。
 - 28. 前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体 とを静電吸着させる工程を含む請求項26に記載の電子級の製造方法。
 - 29. 前記達板を前記支持体上に配置する工程は、当該基板と当該支持体 との間に熱伝導部材を配置して行われる請求項22~28のいずれかに記
- 25 載の電子源の製造方法。
 - 30. 前記表子に電圧を印加する工程は、前記基板の温度調節を行う工程

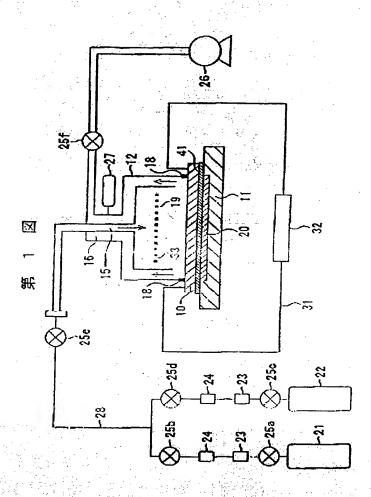
を含む請求項22~29のいずれかに記載の電子級の製造方法。

- 31. 前記录子に電圧を印加する工程は、前記基板を加熱する工程を含む 請求項22~29のいずれかに記載の電子値の製造方法。
- 32. 前記券子に電圧を印加する工程は、前記基板を冷却する工程を含む 5 請求項22~29のいずれかに記載の電子級の製造方法。
 - 33. 一対の電極と該一対の電極間に配置された導電性膜とを備える菜子の複数と、該複数の業子を接続する配線とが形成された基板を支持体上に配置する工程と、前配配線の一部分を除き、前配基板上の複数の素子を容器で覆う工程と、前配容器内を第1の雰囲気とする工程と、前配一部分の
- 10 起源を選じて前記複数の素子に、前記第1の雰囲気下にて電圧を印加する 工程と、前記容器内を第2の雰囲気とする工程と、前記一部分の配線を選 じて前記複数の素子に、前記第2の雰囲気下にて電圧を印加する工程とを 有することを特徴とする電子家の製造方法。
- 3.4. 一対の電極と該一対の電極間に配置された導電性薬とを備える素子の複数と、該複数の素子をマトリクス配線した、複数の米方向配線と複数の平方向配線とが形成された基展を支持体上に配展する工程と、前記度数の米方向配線及び前記複数の平方向創線の一部分を除さ、前記度板上の複数の素子を容器で複う工程と、前記容器内を第1の雰囲気とする工程と、前記一部分の米方向配線及び平方向配線を通じて前記複数の素子に、前記
- 20 第1の雰囲気下にて電圧を印加する工程と、前記容器内を第2の雰囲気と する工程と、前記一部分のN方向配線及びY方向配線を通じて前記複数の 素子に、前記第2の雰囲気下にて電圧を印加する工程とを有することを特 徴とする電子源の製造方法。
 - 35. 前記容器内を第1の券団気とする工程は、当該容器内を排気する工
- 25 程を含む調求項33または34に記載の電子原の製造方法。
 - 36. 前記容器内を第2の雰囲気とする工程は、当該容器内に炭素化合物

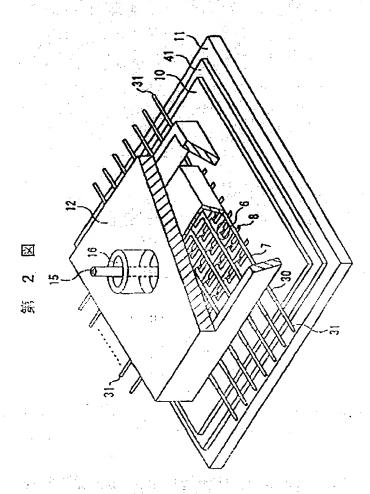
を含む気体を導入する工程を含む請求項33~35のいずれかに配載の電子板の製造方法。

- 37. 更に、前記基板を前記支持体上に固定する工程を有する請求項33~36のいずれかに記載の電子類の製造方法。
- 5 38. 前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体とを真空吸着させる工程を含む請求項37に記載の電子級の製造方法。
 - 39. 前記基板を前記支持体上に固定する工程は、当該基板と当該支持体 とを静蔵吸着させる工程を含む請求項37に配載の電子額の製造方法。
 - 40. 前配基板を前記支持体上に配置する工程は、当該基板と当該支持体
- 10 との間に熱伝導部材を配置して行われる請求項33~39のいずれかに記載の電子頃の製造方法。
 - 41. 前記案子に電圧を印加する工程は、前記基板の温度調節を行う工程を含む許求項33~40のいずれかに記載の電子派の製造方法。
 - 42. 前記漢子に電圧を印加する工程は、前記基板を加熱する工程を含む
- 15 請求項33~40のいずれかに記載の電子源の製造方法。
 - 4.3. 前記素子に常圧を印加する工程は、前記基度を冷却する工程を含む 請求項3.3~4.0のいずれかに記載の電子源の製造方法。

WO 00/14761 PCT/JP99/04835



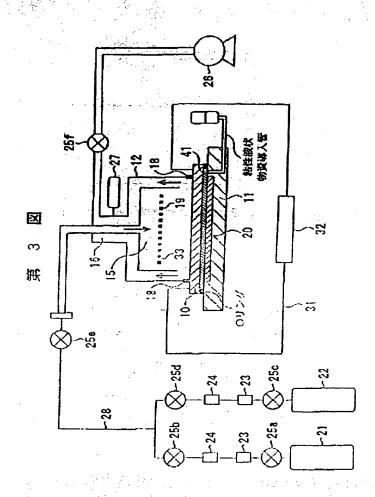
WO 00/14761 PCT/JP99/04835



WO 00/14761

3/25

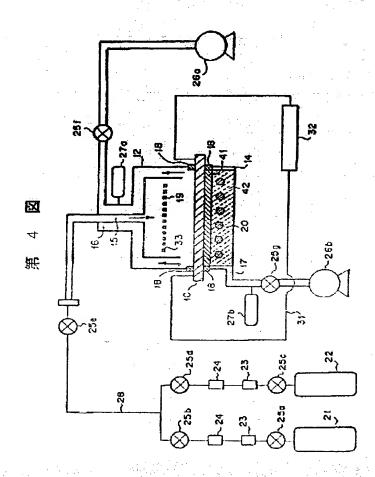
CT/JP99/04835



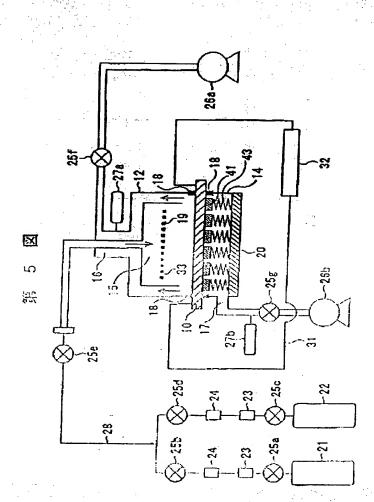
TWO 00/34761

4/25

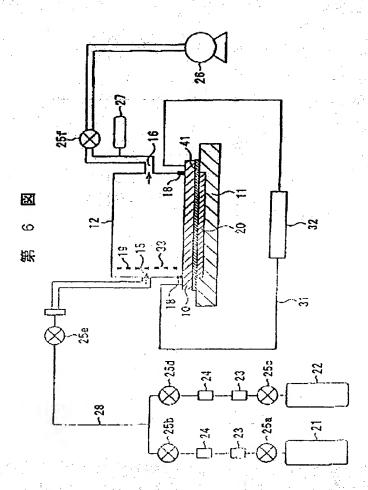
PCT/JP99/04835



WO 00/14761 PCT/JP99/04835

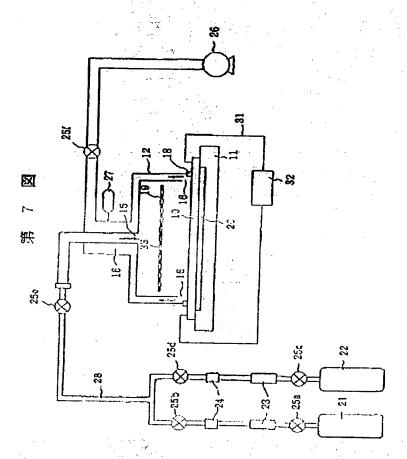


WO 60/14761 PCT/JP99/04835

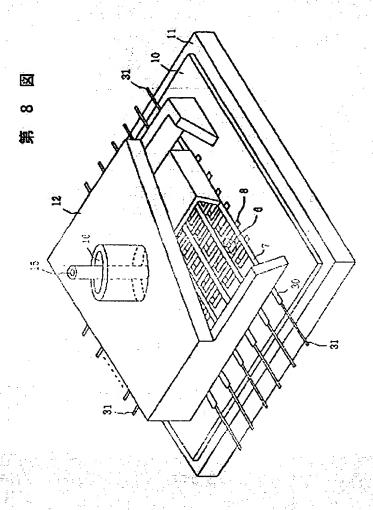


WO 90/14761 PCT/IP99/81835

7

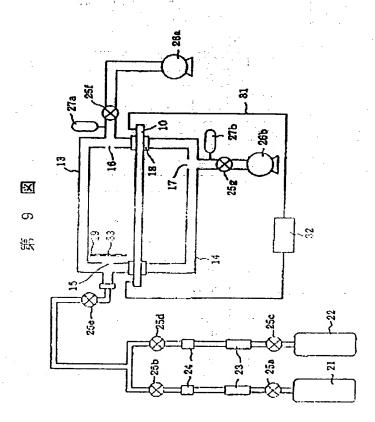


WO 00/14761 PCT/JP99/44835



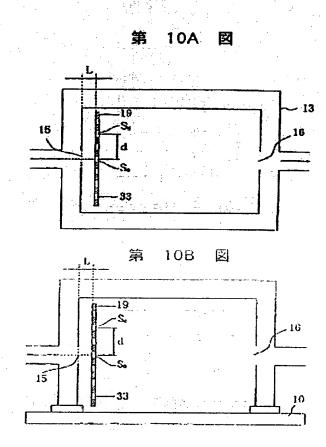
WO 00/14761 PCT/JF99-04835

9



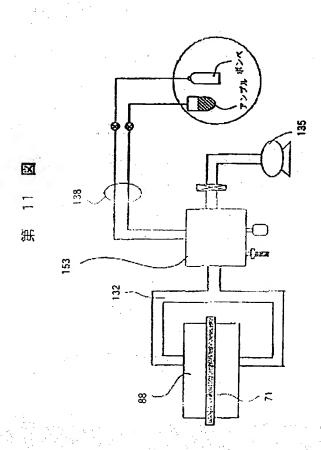
WO 00/14761 PCT/JP99/04838

10/25



WO 00/1476) PCT/JP99/0483:

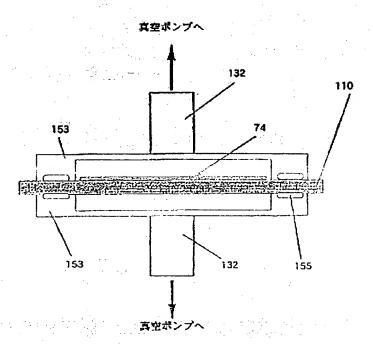
11/25



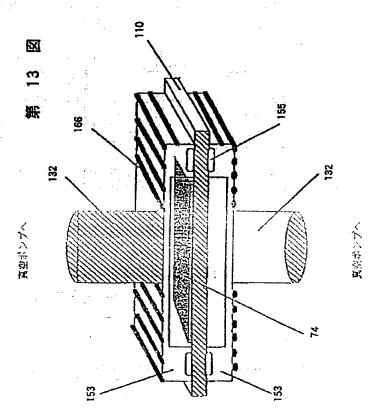
WO 00/14761 PCT/JP99/04835

12/25

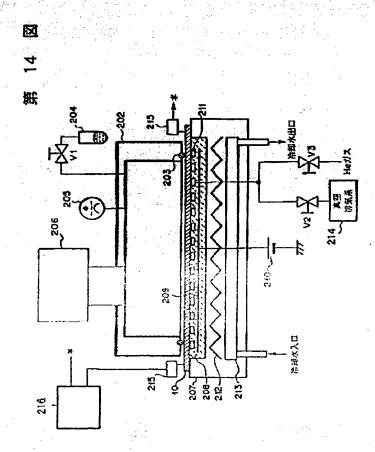
第 12 図



үү овл сы ретигээл на тайгаа байгаа байгаа



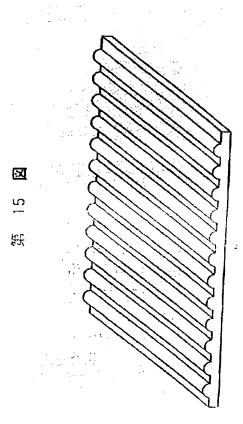
WO 00/14761 PCT/IP99/04835



WO 00/14761

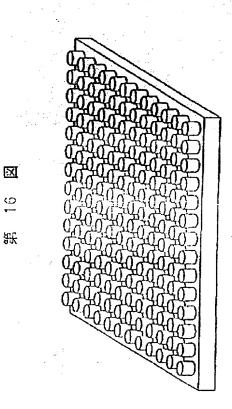
725

CT/JP99/04835



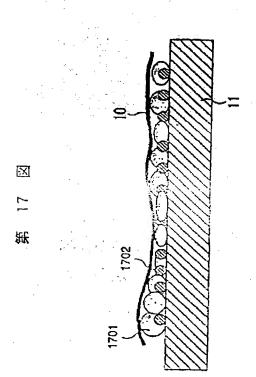
WO 40/14761 PCT/JP99/04834

16/25



WO 00/14761 PCT/JP99/04835

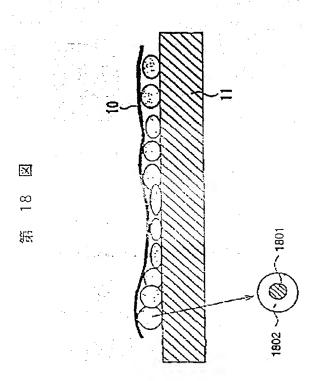
17/25



差替之用紙 (規則26)

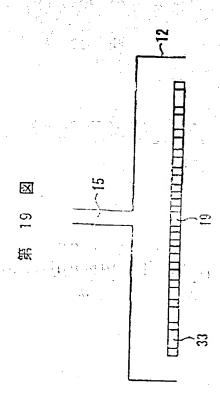
WO 00/14761 PCT/JP99404335

18/25 (1)



差替之用紙(規則26

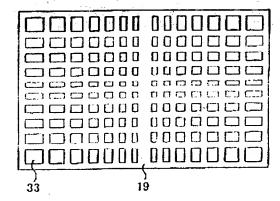
WO 06/14761 PCT/JP99-N83



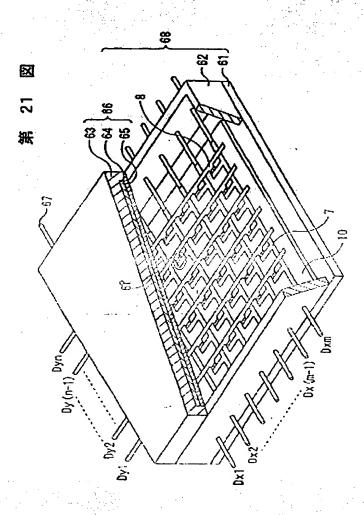
WO 89/14761 PCT/JP99/4835

20/25

第 20 区



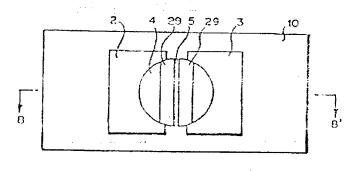
WO 00/14761 PCT/UP99/04835



WO 00/14761 PCT/JP99/04835

22/25

第 22 図

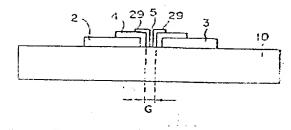


WO 00/14761

PCT/JP99/04835

23/25



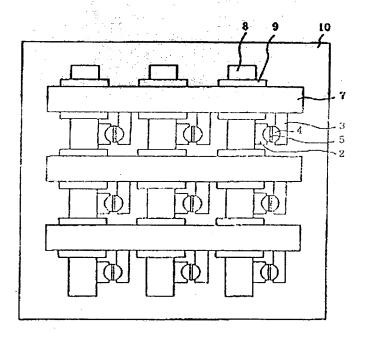


80-75

WO 09/14761 PCT/JP99/04835

24/2

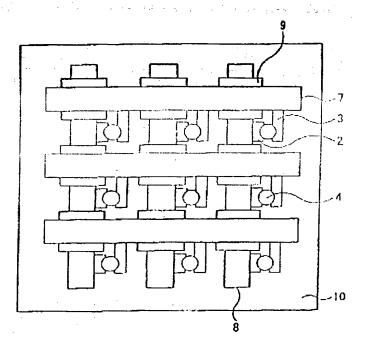
第 24 図



WO 00/14761

25/25

第 25 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT PCT/JP99/04835 A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. C1 H01J9/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED main documentation searched (chasification system followed by chasification symbols) Int. Cl⁶ H01J9/02 Documentation searched other than minimum documentation to the enters that each converses are included in the fields searched Jitsuyo Shiman Kobo 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shiman Kobo 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shiman Kobo 1971-1999 Jitsuyo Shiman Toroku Kobo 1998-1999 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999 Electronic data base consulted during the interpretional search (more of chira base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. JP, 9-330653, A (CAMON INC.), 22 December, 1997 (22.12.97), Sall text: Figs. 1-5 (Family: none) 1-9.14.25. JF, 0-293969, A (CAMON INC.), 14 November, 1997 (11.11.07), Par. No. [0062]: Fig. 5 (Family: none) 13,13,22-24 1-9,14-21, 25-39-43 JP, 9-45416, N (CAMON INC.), 16 February, 1998 (16.02.96), Par. Nos. [0172]-[0173]; Fig. 18 (Family: none) 9-0.19-21. 23-32,40 43 JP, E-114644, A (NIKON CORPORATION), 07 May, 1993 (07.05.93), Par. No. [G016] (Family: none) ¥ 2-4,15-17, Further documents are listed in the continuation of Box C. See pagent family annex. See parent firmty annex. Their document problems about the interventored thing date or pareity care and not in conflict when the architection but cited to instantiated the principle of theory underlying the invention. The document of particular relevance, the claimed inventions councill to make the principle of theory in the claim of the careful and the constitution of particular relevance to the claimed invention cannot be considered in involving maintaining the whole the document is considered to invention and underlying observance which the document is combined with one or makes other acts documents, such combination being observed to a purpose skilled in the set. **All document member of the same patent family Sourced using mins of one of documents: cocument defining the ground eath of the set which is not considered to be of particular relevance excluse document but political one is after the intermetional filling ettine document or promote dealth an proofly claim(3) or which is december which may dirow dealth an proofly claim(3) or which is close to examine the publication that of smaller citation or what special research (at specifical document reterring to an oral directions, use, exhibition or other nat published prior to the Braconational filing case but later patently data claimed document (Date of the actual completion of the international search 02 December. 1999 (02.12.99) Date of mailing of the intrasticus scarch report 14 December, 1999 (14.12.99) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

	A PART	可以对金维 鲁	n.	1272	国際批算条子	PCT/JP	9/04835
	10.5	会事(国際特許分		il "per	មែលដូចថ		
Int. CI	HD1J9/03	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.					
	アった分野	国際特許分類()	76)				
	H01J9/02	THE SECOND (1	PC))				-
			3.5		•		
日本国 日本国 日本国	2月新業公報 2月末用新業 2日次用新業	査を行った分野に 1926- 全様 1971- 公領 1994- 公領 1986-	1996年 1999年 1999年				
出かれたは代記	ひたペチデ	ータベース (ナー	タベースの糸を	4、四世 仁	使用した形化)	:	·
3. 関連 <u>生</u> 1月支援の	<u> </u>	多义统					10 10 T 1
5ティリー*		総名 及び一部の				所の表示	対抗する 建束の短距の変
Ā	22.12	-330653, !月、1997 (!1] - [図5] !-なし)	A(キャノン 22.12.	株式会社 97)	i)		1-9, 14, 25, 33
X Y	11. 11	-293469, 月、1997 (小、【図5】 一なし)	A (キャノン 11.11.	技术会社 9 7))		12, 13, 22-24 1-9, 14-21, 25- 9-43
Л светь	ric €. ♦ 51 41	列挙されている。				11 3 3 4 4 5 7 7	
)カテゴリー	714564161145.				とサーに掘するの	() 無差器區。
「A」作に関い もの (B) 国際監察 (A) 国際監察 (E) 後先権主 日曜しく 文献に選	(のある文献) (口前の出版) (表されたもの ・我に妖教を) な他の特別。 由を付す) (古聞ぶ、校)	ではなく、一般的に または守計である。 の 歴紀する文献文は なけ山を北立するが 用、等元年に言及っ での元本の主張の記	が、国際出版日 也の文献の発行 このに引用する ころ文献	TI XJ YJ	で田略と矛盾中 特に担連がのため 特に担連がある や研規性又は透 特に関連がある 上の文献とめ、	変先日後に公安 さればないではなり、 文をはなっていたが、 がないできない。 ではないできない。 ではない。 でいたが、 といたが、 でいたが、 でいたが、 とったが、 とが、 とが、 とが、 とが、 とが、 とが、 とが、 とが、 とが、 と	当該文献のみで発えられるもの おい文献と他の『 当期である紹合な
阿萨波安全 了	した日	02. 12. 99		DELIFE ST	発程者の発送日	14	1.12.99
#	特許庁(1: 資券分10	SA/JP)	•	18.1	包参江		2G 950

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

5 5 45 h d	国安男式师安	国家出租費等 PCT/JP9	9/04835
C (168) .	際をすると思められる文献		
用文献の アプリーキ	Fig. 13 an Algebra, 3	and the state of t	調達する 請求の秘密の番組
¥	JP、8-45416、A (キャノン株式 16、2月、1996 (16、02、96 [0172] - [0173]、[図18] (ファミリーない)	淦社))	5-8, 18-21, 29-5 2, 40-45
Y	JP, 6-114644, A (株式会社= 7.5月、1993 (07.05、93) [0018] (ファミリーなし)	and the second of the first of the second of	2-4, 15-17, 26-7 8, 37-39
		South And Andrews And Andrews Stroke Stroke	
		The state of the s	
4. w % t 4. m		では、American profit (American American	
		のは、	

日本PCT/ISA/210 (第2ページの映名) (1998年7月)

6 July 1 To the west of the terms of the second sec